

R & S® ESSENTIALS

R&S® MXO 4 시리즈 오실로스코프

새로운 통찰력을 제공하는 차세대 오실로스코프



Product Brochure
버전 04.02

오실로스코프의 혁신, 탁월한 측정 신뢰도
www.rohde-schwarz.com/product/MXO4

ROHDE & SCHWARZ
Make ideas real

3
year
warranty



차세대 테크놀로지

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프

R&S®MXO 4 시리즈는 지금까지의 성능과 가성비 기준을 모두 뛰어넘는 차세대 오실로스코프입니다. MXO 4 시리즈가 제공하는 놀라운 엔지니어링 혁신은 사용자의 통찰력을 극대화합니다.



동급의 다른 제품을 뛰어넘는 R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 누구라도 쉽고 간단하게 사용할 수 있도록, 13.3" Full HD 대형 정전식 터치 스크린과 직관적인 사용자 인터페이스를 지원합니다.

로데슈바르츠 오실로스코프를 계속 사용하는 7가지 이유

- ▶ 고객과의 약속과 장기 기술 혁신의 약속을 지키고 고품질 제품을 제공해 온 신뢰받는 글로벌 기업
- ▶ 60 MHz부터 16 GHz에 이르는 최신 오실로스코프 포트폴리오
- ▶ 과감한 ASIC 기술 투자로 완성된 전 세계에서 응답성이 가장 뛰어난 오실로스코프
- ▶ 뛰어난 신호 무결성을 제공하는 프론트엔드 기술력
- ▶ 최고의 분해능을 제공하는 16 비트 및 18 비트 아키텍처 HD 모드
- ▶ 디지털 트리거링으로 제공하는 최고 수준의 감도와 이벤트 분리 성능
- ▶ 최고의 사용 경험을 제공하는 사용자 인터페이스와 프론트 패널

R&S®MXO 4가 제공하는 최고의 성능

- ▶ 초당 450만 파형 이상의 측정 업데이트 속도를 지원하는 세계 최초의 오실로스코프
- ▶ 모든 샘플 레이트에서 적용되는 업계 선도적인 12비트 ADC
- ▶ 업계 최고 수준의 18비트 아키텍처
- ▶ 동급 기기 중 가장 빠르고 정확한 스펙트럼 분석
- ▶ 채널당 400 MPoint의 업계 최대 기본 메모리
- ▶ 21 ns에 불과한 업계 최단 트리거 재설정 시간
- ▶ 최신 디지털 트리거링 기술을 탑재한 동급 최초의 오실로스코프
- ▶ 업계 최고 수준의 1/10,000 div 트리거 민감도
- ▶ 1 ps 미만의 동급 최고 트리거 지터
- ▶ 듀얼 패스 프로토콜 분석 기능을 제공하는 최초의 오실로스코프
- ▶ R&S®SmartGrid 사용자 인터페이스를 제공하는 동급 최초의 오실로스코프

목차

특징 및 장점

첨단 기술 구현의 집약

▶ 4 페이지

이상 신호의 신속한 탐지

▶ 5 페이지

정확한 신호 파악

▶ 6 페이지

더욱 길어진 긴 시간 캡처

▶ 7 페이지

더욱 정밀한 이벤트 분리

▶ 8 페이지

스펙트럼 분석

▶ 9 페이지

뛰어난 사용자 경험

▶ 10 페이지

개선된 사용성

▶ 12 페이지

쉽고 간편한 운용

▶ 14 페이지

다양한 용도

▶ 15 페이지

어플리케이션

EMI 디버깅

▶ 16 페이지

로직 분석

▶ 17 페이지

직렬 버스 분석

▶ 18 페이지

전력 분석

▶ 20 페이지

주파수 응답 분석

▶ 21 페이지

전력 무결성

▶ 22 페이지

임의파형 발생기 내장

▶ 23 페이지

프로브 및 액세서리

다양한 프로브 포트폴리오

▶ 24 페이지

다양한 사용자 편의 기능

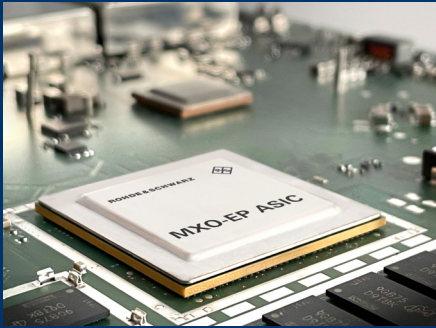
▶ 27 페이지

- ▶ 200 MHz ~ 1.5 GHz 대역폭
- ▶ 최대 5 Gsample/s 샘플 레이트
- ▶ 채널당 400 Mpoint 기본 메모리
- ▶ 전체 샘플 레이트에서 적용되는 12비트 ADC
- ▶ 18비트 아키텍처로 구현된 HD 모드
- ▶ 정밀 디지털 트리거

첨단 기술 구현의 집약

사용자의 통찰력을 배가시키는 오실로스코프

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 더욱 진보한 첨단 기술을 적용하여 빠르고 정확한 결과를 제공합니다. MXO 4 시리즈 오실로스코프에 탑재된 맞춤 기술과 혁신 기능으로 회로의 특성을 더욱 빠르게 파악할 수 있습니다.



MXO-EP 프로세싱 ASIC

더 많은 신호의 디테일을 더 빠르게 확인합니다.

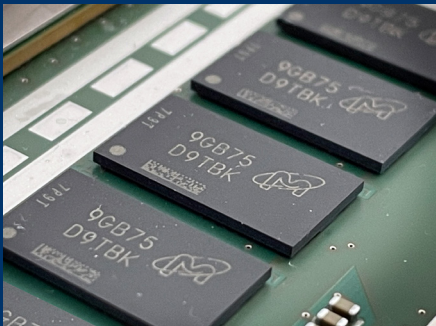
R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프의 핵심은 로데슈바르츠가 자체 개발한 MXO-EP (Extreme Performance) 프로세싱 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)입니다. MXO-EP는 200 Gbit/s에 달하는 처리 속도를 통해 상용 제품 중 가장 빠른 최대 450만 acquisitions/s를 상회하는 업데이트 속도를 구현합니다. 더 많은 신호를 더욱 빠르게 파악하고 캡처하십시오. 이상 신호를 빠르게 탐지할 수 있습니다. 업계 최고의 응답성을 제공하는 오실로스코프를 경험하십시오.



12비트 ADC, 18비트 수직 아키텍처

신호를 정확히 측정합니다.

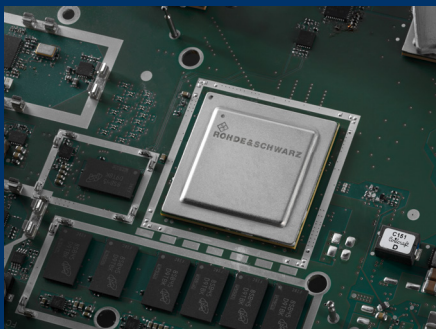
측정 정확도는 증폭기, 샘플러, A/D 컨버터 등 신호 경로의 구성요소에 따라 크게 달라집니다. R&S®MXO 4 시리즈의 핵심은 12 비트 ADC를 포함한 초저 노이즈 신호 경로입니다. 18 비트 아키텍처로 업계 최고의 수직 분해능을 구현하는 HD(High Definition) 모드를 제공합니다. 언제나 정확하게 측정하십시오.



뛰어난 응답성의 대용량 메모리

더 많은 신호를 캡처합니다.

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 업계 최대 용량인 채널당 400 Mpoint의 기본 획득 메모리를 탑재하고 있습니다. 200 ps의 최대 시간 분해능으로 최고 80 ms의 Power up 또는 Power down 시퀀스를 캡처하십시오. MXO-EP ASIC의 메모리 컨트롤러가 대용량 메모리 탑재 오실로스코프의 응답성을 보장합니다.



첨단 디지털 트리거링 시스템

작은 신호 변동까지 간단하게 분리합니다.

MXO-EP ASIC에는 획득 경로 내 ADC 샘플을 실시간으로 평가하는 첨단 디지털 트리거링이 포함되어 있습니다. 다른 오실로스코프에서는 불가능한 수직축 0.0001 미만의 작은 이벤트까지 트리거할 수 있습니다. 트리거 히스테리시스를 직접 선택할 수 있습니다. 노이즈를 제거하는 디지털 필터를 적용하는 가장 정밀한 트리거링을 활용하십시오.

이상 신호의 신속한 탐지

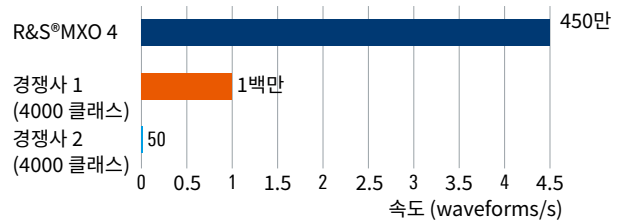
비교 불가능한 업데이트 속도

- ▶ 상용 제품 중 가장 빠른 초당 최대 450만 이상의 파형 획득 속도로 드물게 발생하는 이상 신호까지 즉시 표시
- ▶ 최고 90%에 달하는 실시간 신호 캡처 및 디스플레이로 신호의 모든 세부 정보를 즉시 확인
- ▶ MXO-EP ASIC에 기반한 신호 처리로 뛰어난 응답성의 대용량 메모리 구현

세계 최고의 업데이트 속도

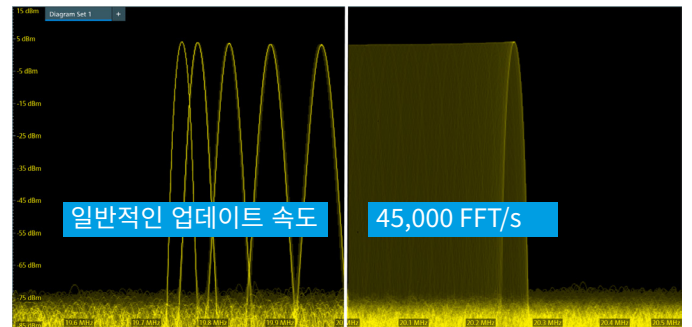
R&S®MXO 4 오실로스코프의 프로세싱 경로에는 전용 ASIC 인 MXO-EP(Extreme Performance)가 포함되어 있습니다. R&S®MXO 4 오실로스코프는 최적화된 신호 처리로 뛰어난 업데이트 속도를 달성합니다. R&S®MXO 4만의 고유 아키텍처로 초당 최대 450만 이상의 파형을 획득, 처리, 표시합니다.

실시간 획득 레이트



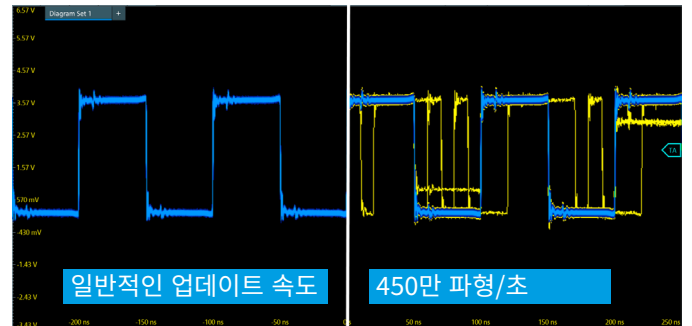
자동 측정, FFT 또는 커서 측정 실행 중 사용 가능

R&S®MXO 4 오실로스코프는 FFT, 자동 측정 및 커서 측정이 진행 중일 때에도 높은 업데이트 속도를 구현합니다. 또한, 딥 메모리 획득을 통해 분석을 수행할 때에도, MXO-EP 기반의 신호 프로세싱 경로가 유연한 워크플로우를 보장합니다.



간헐적 신호 오류의 신속하고 정확한 탐지

획득하는 파형의 수가 증가할수록 결과에 대한 통계 신뢰도 또한 증가합니다. 높은 업데이트 속도는 신호 오류의 탐지와 디스플레이 가능성이 높이기 때문에, 이들을 포함하여 분석할 수 있는 확률이 높아집니다. R&S®MXO 4는 높은 업데이트 속도로 더 짧은 시간 동안 더 많은 파형을 획득하여 신뢰할 수 있는 통계 결과를 제공합니다. 이는 전자 회로에 대한 빠른 이해를 위해 중요한 요소입니다.



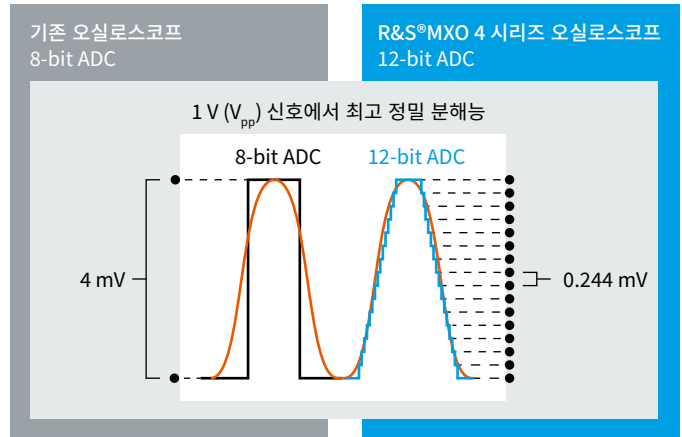
정확한 신호 파악

최저 측정 노이즈 및 최고의 수직 분해능

- ▶ 전체 대역폭, 전체 샘플 레이트에서 12-bit ADC 수직 분해능 구현
- ▶ 18-bit 아키텍처로 구현된 HD 모드
- ▶ 50 Ω 입력 임피던스(1 mV/div 설정)의 저노이즈
 - 104 mV(1 GHz, 12-bit 스탠드 모드)
 - 56 μV(500 MHz, 14-bit HD 모드)
- ▶ 최대 대역폭에서 최저 500 μV/div까지 수직 스케일링
- ▶ 500 μV/div에서 ±5 V의 업계 최고 가용 오프셋 범위

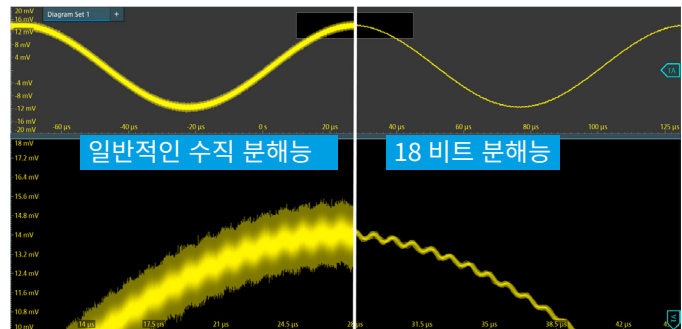
가장 빠른 샘플 레이트에서도 12-bit를 유지하는 ADC

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프에는 12-bit ADC가 탑재되어 있습니다. 12 비트 수직 분해능은 4096 양자화 레벨의 정밀한 수직 샘플링을 제공합니다. 이것은 8-bit ADC에 비해 16배 개선된 성능입니다. ADC는 가장 빠른 샘플 레이트에서도 언제나 12-bit 모드를 유지합니다.



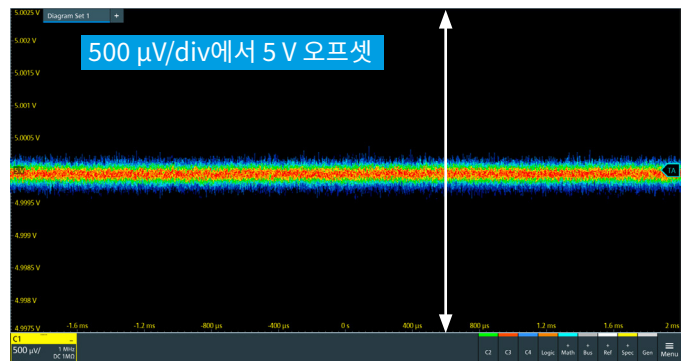
18-bit 아키텍처로 구현된 HD 모드

빠른 속도를 위해 하드웨어로 구현된 HD 모드는 사용자가 대역폭과 분해능 비트 간 균형을 조절할 수 있으며 최대 18 비트 수직 분해능을 달성합니다. 이를 통해 노이즈에 가려졌던 신호 정보까지 자세히 파악하고 파형을 더욱 선명하게 볼 수 있습니다. R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 뛰어난 수직 분해능 뿐만 아니라, 1 mV/div에서 22 μV AC (RMS)에 불과한 업계 최저 시스템 측정 노이즈만 발생하도록 설계되었습니다.



±5 V 오프셋 범위에서 500 μV/div까지 수직 분해능

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 500 μV/div에 달하는 뛰어난 감도를 의도치 않은 대역폭 감소없이 제공합니다. 이보다 높은 수직 스케일 감도에서 ±5 V의 오프셋으로 화면 가운데에 신호를 쉽게 배치할 수 있습니다. 더욱 높은 오프셋으로 고감도 수직 분해능을 사용하기 때문에 더 높은 ADC 비트와 노이즈의 감소가 가능해집니다.



더욱 길어진 긴 시간 캡처

최대 용량의 기본 메모리

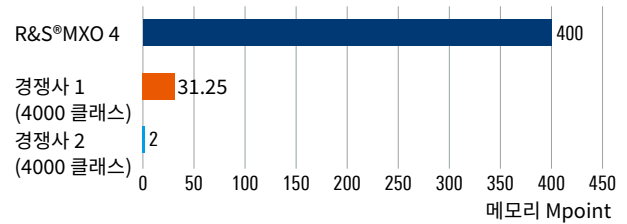
- ▶ 채널당 400 Mpoint의 업계 최대 용량 메모리(800 Mpoint 인터리브 옵션 가능)
- ▶ 스탠다드 세그먼트 메모리(10,000 세그먼트, 1,000,000 세그먼트 옵션 가능)
- ▶ 스탠다드 히스토리 모드(10,000 획득, 1,000,000 획득 옵션 가능)

모든 상황에 대비하는 대용량 메모리

대역폭과 샘플 레이트 다음으로, 다양한 문제 해결 작업의 성능을 결정하는 가장 중요한 특성은 메모리 용량입니다. 획득 메모리가 클수록 오실로스코프는 더 긴 시간 동안 캡처할 수 있습니다. 대용량 메모리를 사용하는 오실로스코프는 더 느린 시간축 설정에서도 최대 샘플 레이트와 대역폭을 유지할 수 있습니다.

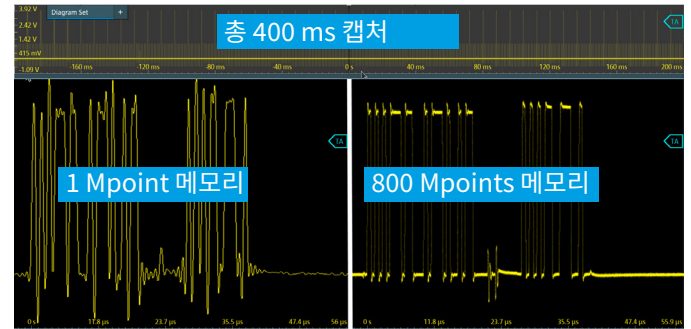
4개 채널 전체에 400 Mpoint 획득 메모리를 기본적으로 탑재한 R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 경쟁사 대비 최대 100배 더 큰 기본 메모리를 제공합니다.

채널당 기본 메모리



긴 시간 신호에 대한 높은 샘플링 레이트 유지

더 오래 캡처하기 위해 오실로스코프 시간축을 조정할 적이 있습니까? 올바르게 않은 것 같은 신호 정보를 찾기 위해 측정을 멈추고 결과를 확대해 본 적이 있습니까? 그렇다면 메모리 용량이 작은 오실로스코프의 앨리어싱 문제를 경험한 것입니다. R&S®MXO 4는 대용량 메모리로 최대 샘플 레이트에서 더 오래 캡처할 수 있습니다.

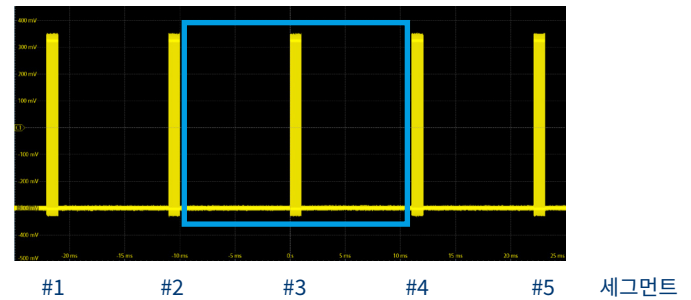


스탠다드 세그먼트 메모리

비활성으로 구분된 신호를 캡처하려면 세그먼트 메모리를 사용하십시오. 예를 들어 레이저 펄스, 시리얼 버스 활동, RF 펄스가 있습니다. R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 세그먼트 메모리를 사용해 최대 1,000,000 세그먼트의 긴 관찰 기간 동안 신호 캡처가 가능합니다.

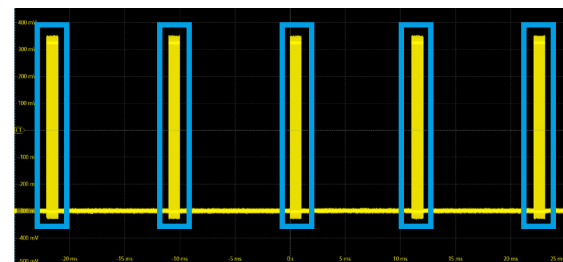
기존 싱글 샷 획득

총 획득 시간 = 메모리 용량 / 샘플 레이트



스탠다드 히스토리 기능

이전에 캡처된 획득을 보려면 측정을 멈추고 히스토리 모드를 사용하십시오. 히스토리 모드는 필요할 때 언제나 사용할 수 있는 기능입니다. 히스토리 모드에서는 시리얼 버스 디코더, 자동 측정을 포함한 모든 측정 및 분석 툴을 사용할 수 있습니다.



세그먼트 메모리 획득

세그먼트당 획득 시간 = 메모리 용량 / 세그먼트 수

추가 메모리가 필요한 경우

Power up/Power down 동작을 관찰하는 테스트 또는 긴 시간 동안의 버스 이벤트 디코딩은 항상 더 긴 레코딩 시간을 요구합니다. 메모리 확장 옵션은 800 Mpoint(2채널 인터리브)를 최대 1,000,000 세그먼트와 최대 1,000,000 획득으로 설정합니다.

더욱 정밀한 이벤트 분리

고정밀 디지털 트리거

- ▶ 업계 최고 감도 트리거: 0.0001 수직 분할
- ▶ 1 ps의 동급 최고 트리거 지터
- ▶ < 21 ns의 세계 최단 트리거 재설정 시간
- ▶ 디지털 트리거 필터 조정 가능
- ▶ 사용자 정의 히스테리시스

최신 디지털 트리거

MXO-EP ASIC에는 로데슈바르츠에서 특허를 보유한 디지털 트리거 시스템이 탑재되어 있습니다. 디지털 트리거링은 기존 아날로그 트리거 아키텍처의 분할 경로와 반대로 측정 신호 및 트리거의 공통 경로를 의미합니다. 디지털 트리거는 다양한 이점을 제공합니다.

조정 가능한 디지털 트리거 필터

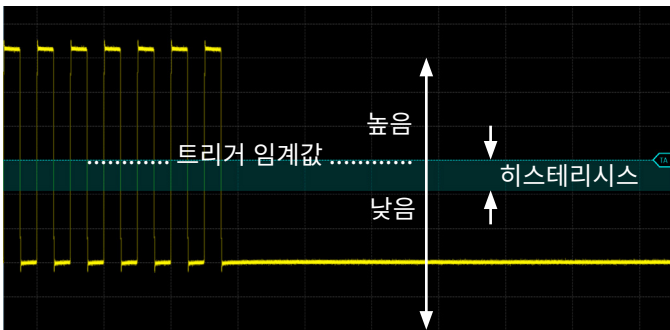
트리거에서 최대 18 비트 HD 모드를 사용하여 측정 시스템 노이즈를 줄일 수 있습니다. 디지털 트리거 아키텍처에서는 디지털 로우패스 필터의 차단 주파수를 측정할 신호에 맞게 조정할 수 있습니다. 아날로그 트리거 회로가 있는 오실로스코프와 달리, 트리거 신호 및 측정 신호에 대해 동일한 필터 설정을 사용할 수 있습니다. 그 결과, 예를 들어 필터링된 또는 필터링되지 않은 측정 신호를 동시에 캡처 및 표시하면서 트리거 신호의 노이즈를 억제할 수 있습니다.

세계 최고 감도의 트리거

R&S®MXO 4 시리즈 디지털 트리거는 기존 아날로그 트리거 아키텍처를 사용하는 모든 경쟁사의 트리거 시스템에 비해 최대 10,000배 더 높은 감도를 제공합니다. 이러한 높은 트리거링 감도를 통해 큰 신호가 존재할 때 탐지하기 어려운 물리 계층의 작은 이상 현상을 분리하고 디버깅 및 문제해결을 빠르게 수행할 수 있습니다.

사용자 정의 히스테리시스

자동 트리거 히스테리시스 설정을 사용하거나 값을 직접 입력할 수 있습니다. 아날로그 트리거가 탑재된 오실로스코프와 달리, R&S®MXO 4 시리즈 사용자는 모든 트리거 히스테리시스 설정에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 트리거 노이즈 억제량 및 트리거 위치의 결정 등 더욱 유연하게 활용이 가능합니다.



스펙트럼 분석

뛰어난 RF 측정 기능

- ▶ 우수한 RF 스펙트럼
- ▶ 전용 RF 컨트롤
- ▶ 독립적으로 제어 가능한 RF/Time 도메인 뷰
- ▶ 주파수와 시간 간 상관관계를 간단히 분석할 수 있는 Gated 스펙트럼

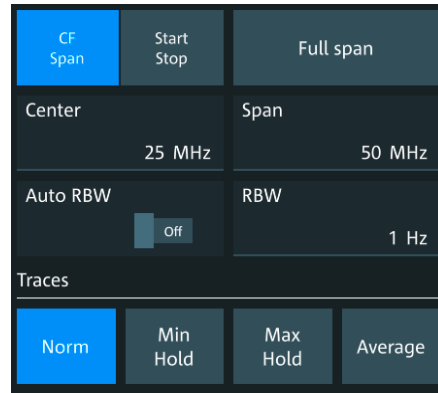
측정을 통한 RF 분석

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 빠르고 강력한 분석 기능을 구현하기 위해 처음부터 스펙트럼 분석 기능을 함께 설계했습니다. MXO 4 시리즈 오실로스코프는 45,000 FFT/s에 달하는 상용 제품 중 최고의 스펙트럼 획득 속도를 제공합니다. 이를 통해 EMI 디버깅과 같은, 간섭 스펙트럼 이벤트를 쉽게 캡처, 측정할 수 있습니다. 우수한 RF 특성으로 뛰어난 스펙트럼 성능과 동기화된 타임 도메인 화면을 함께 제공합니다.

RF 특성	
스펙트럼 업데이트 속도	> 45,000 FFT/s
감도/노이즈 파워 밀도	-160 dBm (1 Hz)
노이즈 수치	14 dB
다이내믹 레인지	106 dB
Spurious-free dynamic range (SFDR)	65 dBc
2차 하모닉 왜곡	-60 dBc
3차 하모닉 왜곡	-59 dBc

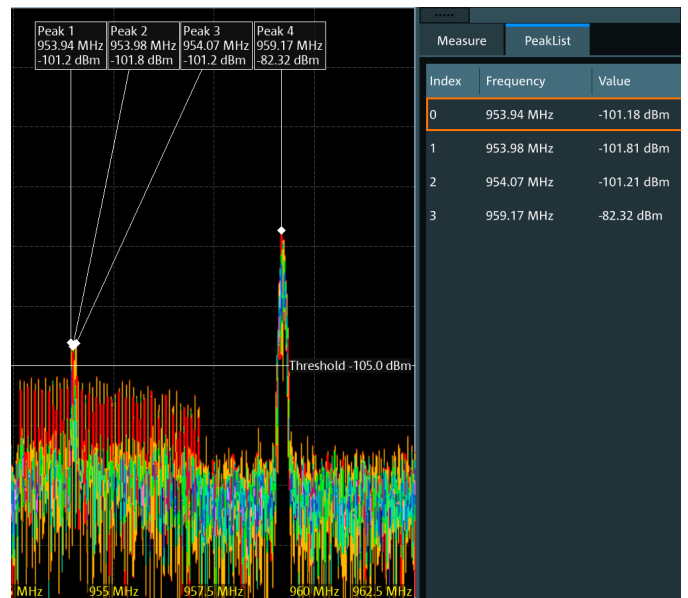
손쉬운 주파수 분석 설정

일반적인 파라미터(중심 주파수, 스패, RBW(분해능 대역폭))를 간단하게 입력하여 R&S®MXO 4의 스펙트럼 분석 기능을 설정할 수 있습니다. 스펙트럼 설정은 타임 도메인 설정과 독립되어 있지만 타임 도메인과 주파수 도메인은 시간 상관관계입니다.



자동 Peak List 및 Max./Min. Hold 측정

로데슈바르츠는 스펙트럼 측정 시 추가 도구의 필요성을 이해하고 있습니다. R&S®MXO 4에 Max. 및 Min. Hold, Peak List 등의 고급 스펙트럼 분석 기능을 기본 탑재한 것도 이러한 이유 때문입니다. 다이어그램에 표시되는 Peak List 결과로 상관관계를 쉽게 분석하고 스펙트럼 다이어그램을 빠르게 이해할 수 있습니다.



뛰어난 사용자 경험

개선된 사용성, 손쉬운 문서화, 신속한 원격 제어

자주 사용하는 기능에 대한 빠른 액세스

툴바 ①를 통해 중요한 기능에 빠르게 접근할 수 있습니다. 다양한 도구 중에서 원하는 도구를 선택하고 편리하게 배치하여 사용하십시오. 메인 메뉴 ②에서는 모든 기기 설정 메뉴를 사용할 수 있습니다. 메인 메뉴 키 왼쪽에 있는 키 ③를 사용해 관련 신호를 활성화할 수 있으며 아날로그 채널, math 기능, FFT, 임의 파형 발생기 및 시리얼 버스 분석 설정에 빠르게 접근할 수 있습니다.

R&S®SmartGrid

R&S®SmartGrid 기능 ④을 사용해 화면에 각각의 파형 레이아웃을 구성할 수 있습니다. 신호 바 ⑤에서 기본적인 신호 파라미터를 확인하십시오. 여기에서 R&S®SmartGrid로 파형을 끌어 놓고 원하는 대로 정렬시킬 수 있습니다. 파형 중첩도 가능합니다.



개선된 터치 성능

전체 기기 설정에 적용된 설정창 디자인 ⑥은 개선된 터치 성능을 제공합니다. 설정창의 어떤 부분이든 누르면 파라미터 값을 변경할 수 있습니다.

검색 기능

검색 박스 ⑦에서 오실로스코프 기능을 입력해 해당 기능을 쉽게 찾을 수 있습니다.

신속한 결과 저장

파형을 다양한 파일 형식으로 저장하거나 MATLAB® 또는 엑셀을 사용하여 추후에 분석할 수 있도록 인터넷 또는 USB를 통해 파형을 다운로드할 수 있습니다. 또한 화면 내용, 측정 데이터 및 보고서를 저장할 수 있습니다.

키 하나로 가능한 문서화 작업

측정 결과를 신속하게 문서화할 수 있습니다.

- ▶ 파형 및 결과가 포함된 스크린샷
- ▶ 선명한 그리드 주석으로 신호 특성을 쉽게 파악
- ▶ 컬러 레이블링으로 관심 부분(예: 이상부분(Anormally)) 강조 표시
- ▶ 파형 및 측정 결과를 Binary 또는 CSV 형식으로 저장하여 PC에서 신호 분석

언제 어디서나 가능한 원격 제어

R&S®MXO 4를 원격으로 제어하고 PC 또는 모바일 기기에서 디스플레이를 확인할 수 있습니다. 기기와 동일한 사용자 인터페이스가 제공됩니다. 오실로스코프에서 제공하는 모든 기능 또한 인터넷 또는 USB 인터페이스를 통해 원격으로 사용할 수 있습니다.



문서화

성분	파형	전체
		선택(확대/축소, 커서, 게이트, 수동) 획득 수
		히스토리 메모리
		측정 결과
형식	측정 데이터	Binary, CSV, 1 ~ 4채널
	그래픽	PNG, JPG, BMP, TIF, PDF
드라이버		VXI, LabVIEW, LabWindows/CVI, .NET
원격 제어		웹 인터페이스, VNC, SCPI
언어		13가지 중에서 선택

언어 선택

R&S®MXO 4 시리즈의 사용자 인터페이스는 다국어를 지원합니다. 기기를 사용하는 중에도 간단한 조작만으로 언어 설정을 변경할 수 있어 언어에 구애받지 않는 사용이 가능합니다.



개선된 사용성

13.3" 고해상도, 멀티터치 디스플레이

- ▶ 고해상도: 1920 × 1080 픽셀 (Full HD)
- ▶ 제스처 기능 지원으로 확대 및 축소 속도 향상
- ▶ 간편한 신호 정보 확인

인터페이스

- ▶ USB 3.1 포트 3개 및 USB 2.0 포트 2개
- ▶ USB 디바이스 포트, 이더넷
- ▶ HDMI™ 포트

일체형 임의 파형 발생기

- ▶ 2채널 100 MHz 임의 파형 발생기
- ▶ 다양한 파형 및 변조 유형
- ▶ 주파수, 진폭, 오프셋, 노이즈의 간편 설정



16개 로직 채널

- ▶ 아날로그 채널 수 감소 없이 16개 로직 채널 추가
- ▶ 오실로스코프와 프로브 간 정밀한 시간 동기화를 지원하는 높은 MSO 샘플 레이트

효율적인 업무를 위해 직관적으로 설계된 프론트 패널

- ▶ 주요 기기 설정에 빠르고 간편하게 액세스 가능
- ▶ 회전 노브와 키를 이용하여 빠른 설정 조정
- ▶ 원하는 기능을 빠르게 찾을 수 있도록 섹션으로 구분된 레이아웃



컬러 LED 적용으로 더욱 명확한 현황 표시

- ▶ 컬러 키 및 회전 노브 사용으로 신호원과 빠르게 연관 가능
- ▶ 현재 선택된 신호 소스 표시
- ▶ 간단하게 전환할 수 있는 미세 조정/빠른 조정



액티브 프로브 인터페이스

- ▶ 30종 이상의 로데슈바르츠 전류 프로브 및 전압 프로브 지원
- ▶ 50 Ω 및 1 MΩ 경로를 사용하여 타사 프로브를 포함한 다양한 패시브 프로브 및 액티브 프로브 지원

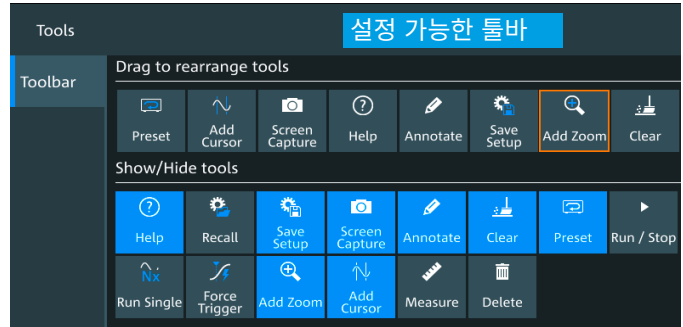
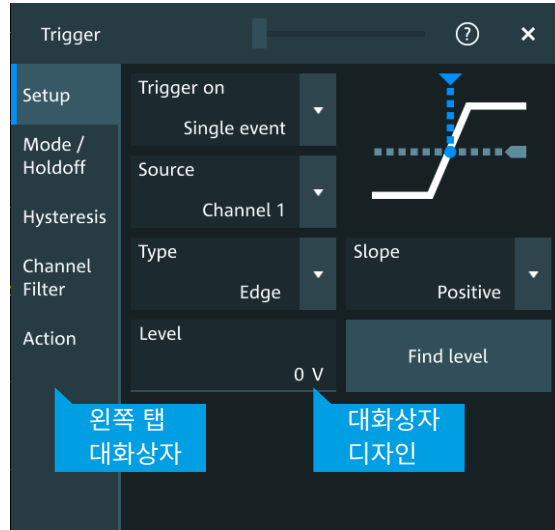
쉽고 간편한 운용

15분으로 충분한 쉬운 사용법, 우수한 터치 성능, 직관적 탐색

뛰어난 사용 편의성

스마트 기기 사용자 인터페이스 컨셉에 대한 수많은 피드백과 연구를 바탕으로 R&S®MXO 4 시리즈 사용자 인터페이스를 개발하였습니다.

- ▶ 터치스크린 오른쪽 하단의 메인 메뉴 키로 열리는 폴업 메뉴를 통해 오실로스코프의 모든 기능에 접근할 수 있습니다. 메인 메뉴를 프론트 패널에서 가깝게 배치하여 사용 시 터치스크린과 프론트 패널 사이를 빠르게 전환할 수 있습니다.
- ▶ 파형 화면을 최대한 크게 표시하기 위해 왼쪽 탭 대화상자는 작은 영역으로 표시됩니다.
- ▶ 편리한 터치 조작을 위해 넓게 디자인된 대화상자
- ▶ 왼쪽 하단의 시그널바(Signal bar)를 사용해 신호 소스를 쉽게 켜거나 끌 수 있으며, R&S®SmartGrid 레이아웃을 조정할 수 있습니다
- ▶ 독자적으로 설계된 툴바를 통해 즐겨 사용하는 도구를 빠르게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 툴바는 사용자 필요에 따라 설정할 수 있습니다. 아이콘(예: 측정 관련), 커서, 스펙트럼 디스플레이를 재배열하거나 추가, 제거할 수 있습니다
- ▶ 오른쪽 상단 메뉴 바에서 트리거 셋업, 수평 설정, 획득 관리를 한 번의 터치만으로 빠르게 열 수 있습니다
- ▶ 로데슈바르츠 로고 아이콘을 선택하여, LAN IP, 펌웨어 버전 등 현재 기기 정보를 확인할 수 있습니다.
- ▶ 사용자 인터페이스는 R&S®RTO6 및 R&S®RTP 시리즈 오실로스코프와 일관성을 유지합니다(사진 참조).

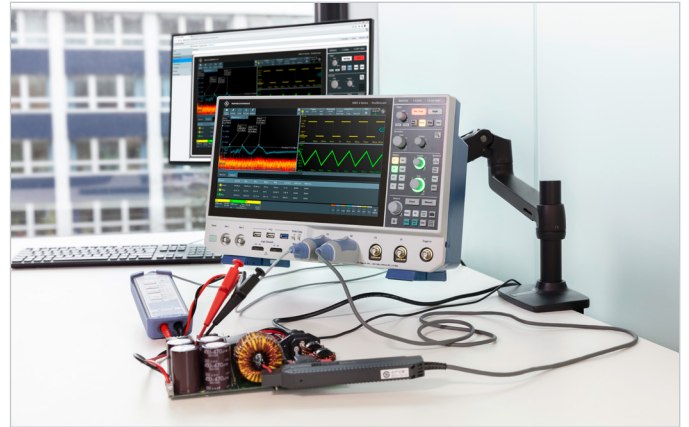


다양한 용도

각각의 용도로 손쉽게 전환

다양하게 사용할 수 있는 오실로스코프

추가 테스트 기능이 필요하십니까? 귀하의 필요에 부합하는 애플리케이션 소프트웨어와 프로브로 R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프를 맞춤 구성하십시오.



디지털 채널이 필요한 경우

R&S®MXO4-B1 MSO(Mixed Signal Option)으로 16개 디지털 채널을 추가하십시오. 디지털 채널과 아날로그 채널 사이에서 타협해야 하는 일부 타사 오실로스코프와 달리, R&S®MXO 4 시리즈는 디지털 채널을 전체 아날로그 채널과 동시에 사용할 수 있습니다. 디지털 채널을 사용하려면 R&S®MXO4-B1 프로브(1개 또는 2개)를 R&S®MXO 4에 연결하기만 하면 됩니다.



설정 가능한 파형 발생이 필요한 경우

R&S®MXO4-B6 Arbitrary Waveform Generator 옵션을 사용하면 2채널 일체형 100 MHz 임의 파형 발생기를 추가할 수 있습니다. 오실로스코프에서 캡처된 파형은 신호발생기로 재생할 수 있으며, 노이즈가 추가된 최악의 시나리오에서의 성능을 측정하여 시스템 허용오차를 확인할 수 있습니다. 다양한 가용 파형 중에서 선택하거나 임의 파형을 로드하십시오.

선택 가능한 다양한 호환 프로브

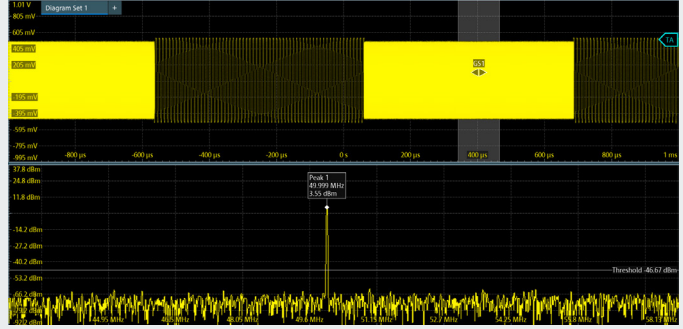
로데슈바르츠는 광범위한 전류 및 전압 프로브를 제공합니다. R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프 채널의 전체 입력에는 로데슈바르츠 액티브 프로브를 위한 로데슈바르츠 프로브 인터페이스 접속 장치가 포함되어 있습니다. 또한 다양한 타사 프로브도 호환 가능합니다.



EMI 디버깅

주파수 도메인에서 손쉽게 탐색

R&S®MXO 4 스펙트럼 기능은 스펙트럼 분석기와 유사한 인터페이스로 사용할 수 있습니다. 스펙트럼 측정 설정 대화상자에는 시작 및 정지 주파수, 분해능 대역폭 등의 기본 스펙트럼 분석기 설정 항목들이 있습니다. 스펙트럼 모드에서 R&S®MXO 4의 시간 도메인 설정은 영향을 받지 않습니다. 따라서 주파수 도메인에서 탐색을 쉽게 수행할 수 있습니다. R&S®MXO 4 시리즈의 대역폭은 제품의 최대 FFT 캡처 대역폭에 해당하며 0 Hz부터 1.5 GHz 까지 테스트 기기의 모든 방사 신호를 빠르고 간단하게 확인할 수 있습니다.

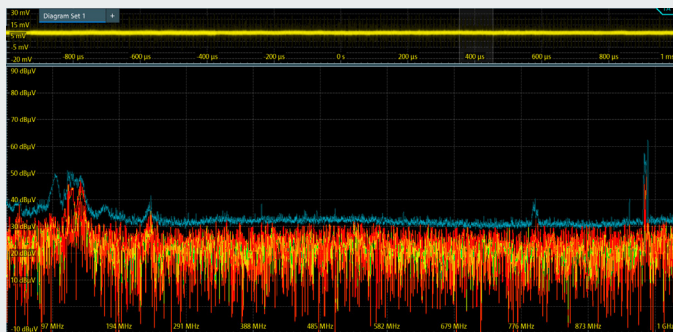


시간과 주파수 간 상관관계 분석을 위한 Gated 스펙트럼

Gated 스펙트럼 기능을 사용하면 스펙트럼 분석을 캡처된 시간 도메인 신호의 사용자 정의 구간으로 제한할 수 있습니다. 과도한 스펙트럼 방출과 신호 내 해당 지속시간 간 상관관계를 확인할 수 있습니다. 스위치 모드 전원공급장치의 고속 스위칭 엣지 또는 버스 인터페이스의 데이터 전송과 불요 방출 간 상관관계 확인 등이 일반적인 측정의 예입니다. 설계 엔지니어는 문제를 식별하고 스펙트럼 방출의 레벨 변화를 관찰하면서 캐패시터 차단, 상승/하강 신호 감소와 같은 다른 해결방법의 효과를 쉽게 확인할 수 있습니다.

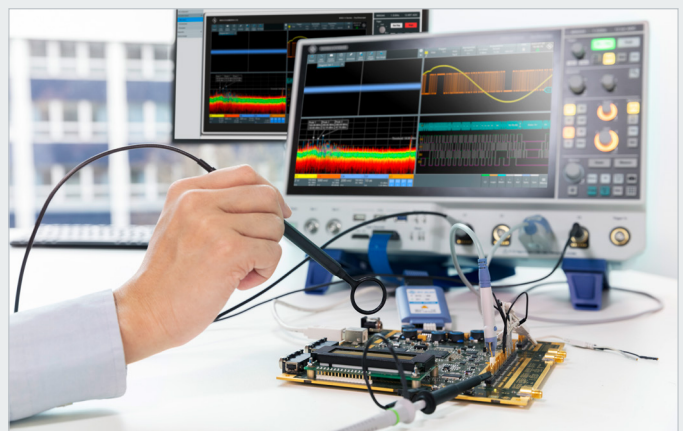
랜덤 스펙트럼 이벤트와 스퓨리어스 스펙트럼 이벤트를 위한 초고속 스펙트럼 획득

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프의 아키텍처는 강력한 MXO-EPASIC 성능을 활용하여 빠르고 응답성 높은 스펙트럼 캡처를 제공할 수 있도록 하드웨어와 소프트웨어에 최적화되어 있습니다. 이러한 성능은 획득 시 블라인드 타임으로 인해 찾을 수 없는 무작위 방출 및 스퓨리어스 방출을 탐지하는 데 중요합니다. 스펙트럼 분석 기능에 포함된 Max. Hold, Min. Hold, 평균 기능으로 테스트 중 발생하는 스펙트럼 이벤트를 추적할 수 있습니다. 이러한 중요한 테스트 리시버 기능은 R&S®MXO 4 시리즈 스펙트럼 기능에 기본적으로 탑재됩니다.



올바른 프로브를 이용한 올바른 셋업

로데슈바르츠는 임베디드 설계의 EMI 디버깅에 특히 유용한 초소형 R&S®HZ-15 니어필드 프로브 세트를 제공합니다. 이 세트에서 가장 작은 프로브를 사용하면 싱글 회로 라인에서 근거리 방출을 캡처할 수 있습니다. R&S®HZ-15는 30 MHz ~ 3 GHz의 주파수 대역을 지원합니다. 감도를 낮출 경우 30 MHz 미만에서도 사용할 수 있습니다. 옵션인 R&S®HZ-16 Preamplifier는 더 높은 감도가 필요한 경우 100 kHz ~ 3 GHz 주파수 대역에서 20 dB 게인을 제공합니다.



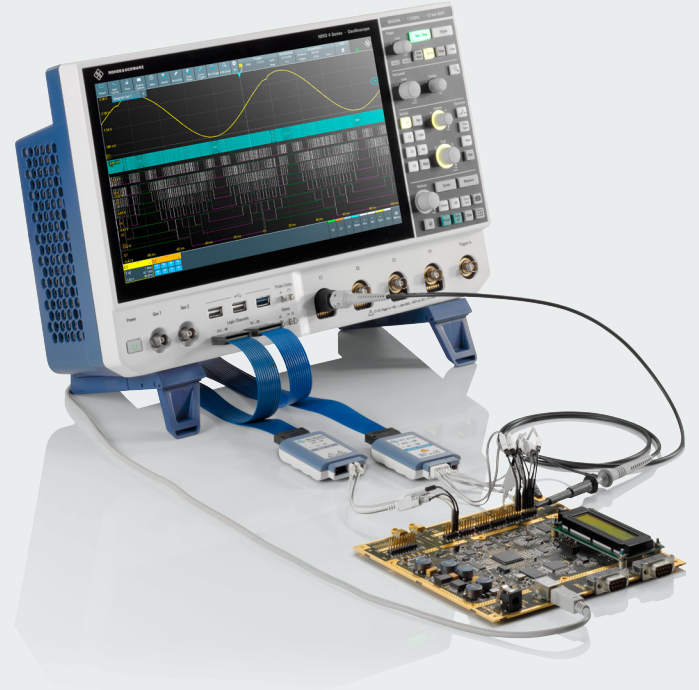
로직 분석

기본 제공되는 로직 분석 기능

모든 R&S®MXO 4 시리즈의 오실로스코프에는 R&S®MXO4-B1 MSO(Mixed Signal Option) 하드웨어가 탑재되어 있습니다. MSO 옵션은 16개 디지털 채널을 사용하는 데 필요한 로직 프로브를 제공합니다.

빠른 샘플 레이트 및 대용량 메모리로 더 자세한 신호 정보 확인

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 5 Gsample/s의 샘플 레이트로 전체 디지털 채널에 대해 200 ps의 높은 시간 분해능을 제공합니다. 이 샘플 레이트는 채널당 400 Mpoint의 전체 메모리 크기에서 지원됩니다. Mixed Signal Option 옵션은 좁은 클리치 또는 특정 패턴 조합과 같은 중요한 이벤트를 탐지하는 포괄적인 트리거 기능을 제공합니다.



디지털 채널을 이용한 저속 시리얼 버스 분석

최근에는 단일 기기에서 고속 인터페이스를 저속 컨트롤 또는 프로그래밍 버스와 결합하는 경우가 많습니다. 적절한 프로토콜 옵션이 있는 SPI, I²C 등의 저속 시리얼 프로토콜의 트리거 및 디코딩을 위해 R&S®MXO4-B1 옵션의 디지털 채널을 사용할 수 있습니다. 디코드 테이블 및 검색과 같은 아날로그 채널을 위한 모든 프로토콜 분석 도구는 디지털 채널에서도 사용할 수 있습니다. 특정 이벤트에 집중하려면 시작, 주소, 데이터와 같은 프로토콜 세부정보를 트리거하십시오.

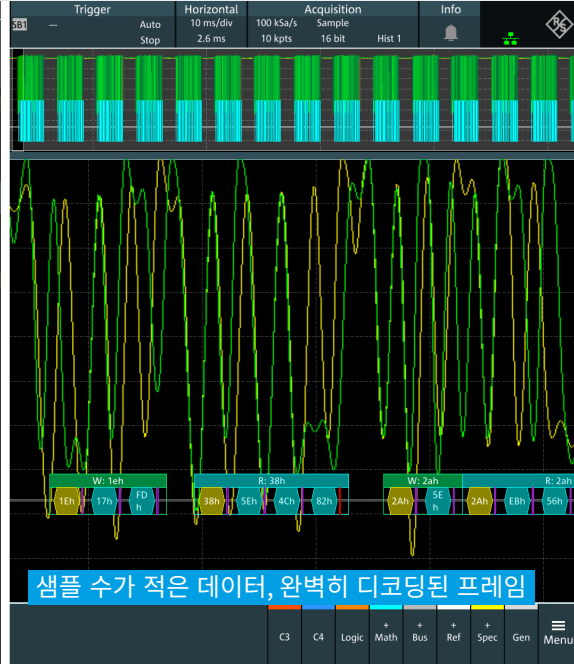
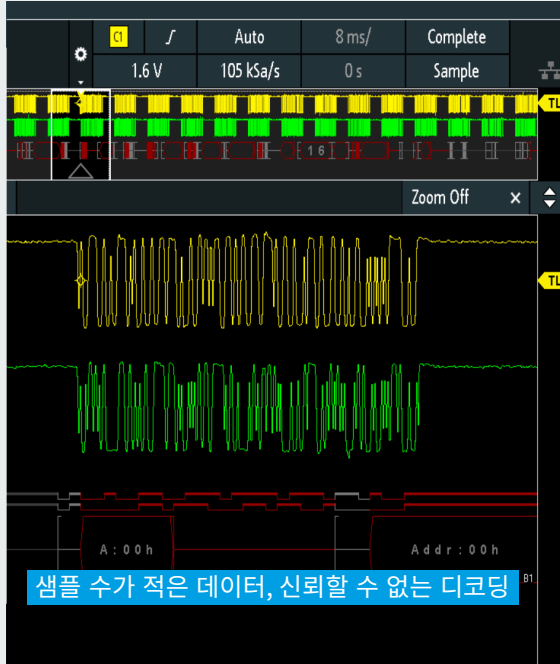


직렬 버스 분석

이중 경로 프로토콜 분석

R&S®MXO 4 시리즈는 프로토콜 분석의 혁신적인 경험을 제공합니다. 기존의 오실로스코프는 일반적으로 파형 경로에서 사용된 동일한 샘플레이트를 사용하여 디코딩 경로의 데이터 패킷을 캡처합니다.

R&S®MXO 4 시리즈는 이중 경로 프로토콜 분석을 제공합니다. 사용자가 파형 경로에 대한 기기 샘플 레이트를 설정하면 오실로스코프는 자동으로 내부의 분리된 샘플 레이트를 디코딩 경로에 별도로 적용합니다. 매우 낮은 샘플 레이트에서도 프로토콜 데이터가 올바르게 디코딩됩니다. 하지만, 기존의 다른 오실로스코프에서는 충분하지 않은 샘플 수로 인해 디코딩이 가능하지 않을 수 있습니다.



딥 메모리로 더 많은 데이터 패킷 캡처

장시간 캡처가 필요하십니까? R&S®MXO 4 시리즈의 확장된 메모리를 사용하여 더 많은 데이터 패킷을 캡처할 수 있습니다. R&S®MXO 4 시리즈는 최대 800 Mpoint의 메모리 용량으로 원인과 결과의 시간차가 클 경우 장시간 캡처를 수행할 수 있습니다. 전체 캡처에서 신호 정보와 패킷 성분 간 시간 상관관계가 설정되어 빠른 디버그를 수행할 수 있게 됩니다.

Index	State	Start	Address type	Address	RWBit	Data rate
1	Ok	-47.161 ms	7 bit	30	Write	310.000 kbps
2	Ok	-47.034 ms	7 bit	56	Read	309.700 kbps
3	Ok	-46.869 ms	7 bit	42	Write	310.000 kbps
4	Ok	-46.799 ms	7 bit	42	Read	309.700 kbps
5	Ok	-46.594 ms	7 bit	0	Undef.	---
6	Ok	-46.537 ms	10 bit	930	Write	443.800 kbps
7	Ok	-46.305 ms	7 bit	22	Write	310.000 kbps
8	Ok	-46.231 ms	10 bit	419	Write	442.400 kbps
9	Ok	-46.159 ms	10 bit	419	Read	442.900 kbps
10	Ok	-45.99 ms	7 bit	29	Read	310.000 kbps
11	Ok	-45.885 ms	10 bit	710	Write	442.900 kbps
12	Ok	-45.717 ms	7 bit	118	Write	309.700 kbps
13	Ok	-45.609 ms	10 bit	110	Write	442.400 kbps
14	Ok	-45.503 ms	10 bit	110	Read	443.400 kbps

I2C details			
Index	Value	Ack start	Ack bit
1	EBh	-46.738 ms	Ack
2	56h	-46.705 ms	Ack
3	DBh	-46.672 ms	Ack
4	B7h	-46.639 ms	No ack

트리거 및 디코드 패키지

옵션	상세 설명	버스
R&S®MXO4-K510	저속 직렬 버스	I ² C/SPI/RS-232/RS-422/RS-485/UART
R&S®MXO4-K520	차량용 버스	CAN/CAN FD/CAN XL ¹⁾ /LIN ¹⁾

¹⁾ 향후 펌웨어 배포 시 사용 가능.

개별 화면 설정

디코딩된 레이어는 세로 및 가로 컨트롤 노브를 사용하거나 터치스크린에서 손가락을 사용해 축소 또는 확대할 수 있습니다. R&S®SmartGrid 기능을 사용하여 화면에 표시된 창을 재배열하고, 원하는 화면을 표시하십시오. 디코딩된 버스 데이터를 캡처된 신호에 중첩하거나 또는 별도 창에 표시할 수 있습니다.

Index	State	Start	Address type	Address	RWBit	Data rate
1	Ok	-46.338 ms	7 bit	30	Write	310.000 kbps
2	Ok	-46.21 ms	7 bit	56	Read	309.700 kbps
3	Ok	-46.045 ms	7 bit	42	Write	310.000 kbps
4	Ok	-45.975 ms	7 bit	42	Read	309.700 kbps
5	Ok	-45.77 ms	7 bit	0	Undef.	---

Channel	Scale	Bandwidth	DC Load	Probe
C1	680 mV/	10 MHz	DC 1MΩ	RT-ZP11
C2	680 mV/	10 MHz	DC 1MΩ	RT-ZP11
SB1	I2C			

Index	State	Start	Address type	Address	RWBit	Data rate
1	Ok	-46.338 ms	7 bit	30	Write	310.000 kbps
2	Ok	-46.21 ms	7 bit	56	Read	309.700 kbps
3	Ok	-46.045 ms	7 bit	42	Write	310.000 kbps
4	Ok	-45.975 ms	7 bit	42	Read	309.700 kbps
5	Ok	-45.77 ms	7 bit	0	Undef.	---

Channel	Scale	Bandwidth	DC Load	Probe
C1	680 mV/	10 MHz	DC 1MΩ	RT-ZP11
C2	680 mV/	10 MHz	DC 1MΩ	RT-ZP11
SB1	I2C			

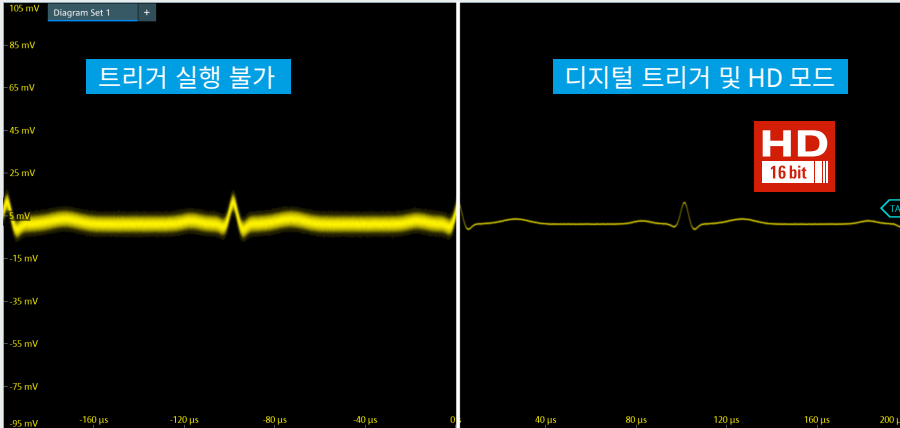
전력 분석

최대 18비트 분해능으로 전력 신호의 상세 정보 확인

예를 들어 MOSFET에 대한 $R_{DS(on)}$ 을 검증하는 경우처럼 전력 측정을 수행하는 경우에는 극도로 동적인 신호의 아주 작은 신호 정보도 매우 중요한 의미가 있습니다. R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프의 HD 모드에서는 이전에 볼 수 없었던 신호 정보를 확인 및 측정할 수 있도록 수직 분해능을 최대 18비트까지 높여줍니다. 또한 노이즈 억제가 가능하도록 조절 가능한 디지털 필터를 제공하기 때문에 더 많은 신호 정보로 파형을 더욱 선명하게 표시합니다.

디지털 트리거로 디버깅 기능 개선

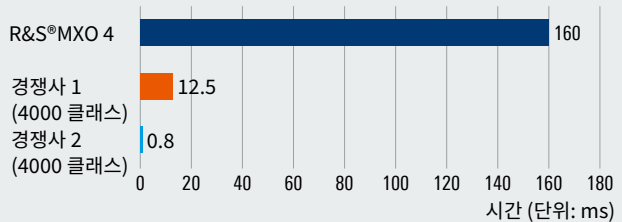
최대 18 비트 수직 분해능을 지원하는 R&S®MXO 4의 디지털 트리거 아키텍처는 샘플링된 가장 작은 수직 변동에서도 트리거링이 가능합니다. 0.0001 div의 감도를 제공하는 R&S®MXO 4의 트리거 시스템은 노이즈에서 트리거링하는 오류를 방지하는 경우처럼 다양한 트리거 요구사항에 맞춰 조절 가능합니다. 또한, 디지털 트리거를 사용하여 트리거 경로에 대해서만 차단 주파수를 적용하면서 원본 파형은 보기 및 측정용으로 유지하는 것도 가능합니다.



최대 용량 메모리로 빠른 샘플 레이트 유지

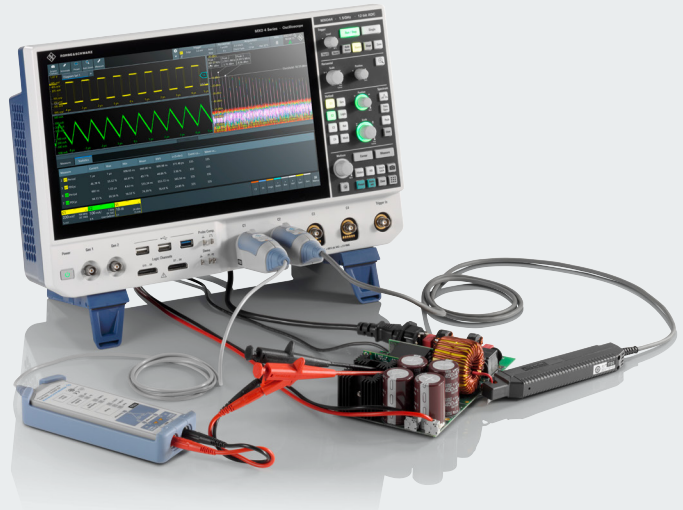
전원공급장치의 Power up/Power down과 과도현상을 분석하려면 높은 샘플 레이트와 긴 레코딩 시간이 필요합니다. 동급 최고인 최대 800 Mpoint 메모리를 제공하는 R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프는 장시간 레코딩이 가능한 동시에 최고 5 Gsample/s의 높은 샘플 레이트를 유지할 수 있습니다.

획득 시간(5 Gsample/s 기준)



다양한 프로브 포트폴리오: 고전압 및 전류 프로브

로데슈바르츠의 고전압 프로브 포트폴리오에는 최대 6000 V (피크) 전압용 액티브 디퍼런셜 프로브가 포함되어 있습니다. 이러한 프로브는 넓은 주파수 범위에서도 우수한 공통 모드 제거를 보장합니다. 로데슈바르츠의 전류 프로브는 DC 및 AC 전류를 비침입 방식으로 정확하게 측정할 수 있습니다. 최대 120 MHz 대역폭으로 1 mA ~ 2000 A 범위의 전류를 측정할 수 있는 다양한 모델을 사용할 수 있습니다.



주파수 응답 분석

R&S®MXO 4 시리즈에서 Bode plot 그리기

저주파 응답 분석 수행

R&S®MXO4-K36 FRA(Frequency Response Analysis) 옵션을 사용하면 오실로스코프에서 저주파 응답 분석을 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 이 옵션은 패시브 필터, 증폭 회로를 포함한 다양한 전자 기기의 주파수 응답을 측정합니다. 스위치 모드 전원공급장치의 경우 CLR(Control Loop Response)과 PSRR(Power Supply Rejection Ratio)을 측정합니다.

FRA 옵션은 오실로스코프에 내장된 임의 파형 발생기를 사용하여 10 Hz ~ 100 MHz 대역에서 자극 신호를 생성합니다. 오실로스코프는 각각의 테스트 주파수에서 DUT의 자극 신호 대 출력 신호의 전압비를 측정하여 게인과 위상을 로그 도표로 그립니다.



특징 및 기능

진폭 프로파일

R&S®MXO4-K36 옵션으로 사용자는 발생기의 출력 레벨에 대한 진폭 프로파일을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 CLR 및 PSRR 측정을 수행시 다른 주파수 범위의 SNR(신호대 잡음비)을 개선할 수 있습니다. 또한 사용자는 발생기 설정에 대한 록업 테이블을 로드할 수 있습니다.

분해능 개선 및 마커 지원

사용자는 Decade 별 포인트를 정의하고 필요한 분해능과 스윕 시간을 설정할 수 있습니다. 마커는 연관된 파라미터를 표시하는 표와 함께 트레이스에 사용할 수 있습니다. 사용자는 자동 배치 기능으로 위상 및 게인 마진을 쉽게 확인할 수 있습니다.

타임 도메인 동시 표시

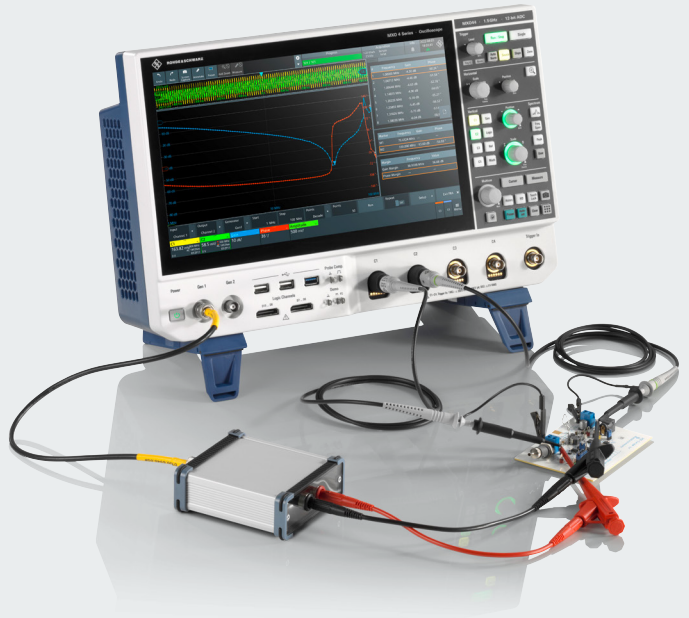
타임 도메인 및 주파수 도메인 화면을 함께 표시하여 주입된 신호가 왜곡을 일으켜 측정 오류로 이어지는지 여부를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 영향은 Bode plot만으로는 확인하기 어렵습니다. 시간 도메인 창과 Bode plot을 함께 사용하는 것은 진폭 프로파일을 최적 레벨로 조정하는 좋은 방법입니다.

결과 표

측정 결과 표에는 각 측정 포인트에 대한 주파수, 게인, 위상 편이가 표시됩니다. 마커와 측정 결과표를 사용하여 선택한 정보를 상호대화식으로 표시할 수 있습니다. 리포트 작성을 위해 스크린샷, 표 결과 또는 두 가지 결과를 모두 USB 기기에 빠르게 저장할 수 있습니다.

광범위한 프로브 포트폴리오

테스트 주파수에 따라 입력 및 출력 전압의 피크-피크 진폭이 매우 낮을 수 있습니다. 그렇기 때문에 정확한 CLR 및 PSRR 특성 분석을 위해서 반드시 올바른 프로브를 선택해야 합니다. 이러한 작은 값은 오실로스코프의 노이즈 플로어 또는 DUT 자체의 스위칭 노이즈에 묻힐 수 있습니다. 감쇠 오류를 줄이고 최고의 SNR을 제공할 수 있도록 저노이즈 R&S®RT-ZP1X 38 MHz 대역폭 1:1 패시브 프로브를 사용하는 것이 좋습니다.



전력 무결성

파워 레일 디버깅 및 특성분석

리플 및 PARD의 정확한 측정

파워 레일의 허용 오차 수준이 작아짐에 따라 파워 리플을 정확하게 측정하는 것이 더욱 어려워지고 있습니다. 자체 노이즈가 낮은 R&S®MXO 4 오실로스코프 시리즈는 밀리볼트 단위에서도 정확하게 전력 무결성을 측정할 수 있습니다. R&S®MXO 4 시리즈에서는 빠른 파형 업데이트 속도로 간헐적 또는 최악의 리플과 PARD(Periodic and Random Disturbance)를 빠르게 확인할 수 있습니다.

고충실도 프로브로 파워 레일 특성분석

R&S®RT-ZPR은 넓은 대역폭, 고감도, 매우 낮은 노이즈와 매우 큰 DC 오프셋 보상으로 파워 레일 특성 분석에 최적의 프로브입니다. 최대 4 GHz 대역폭, 1:1 감쇠율 및 낮은 노이즈에 따른 우수한 감도를 바탕으로 정밀 리플 측정에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 오실로스코프의 강력한 스펙트럼 분석 기능과 R&S®RT-ZPR 프로브를 함께 사용하여 PARD를 분리할 수 있습니다. 일체형 고정밀 18비트 DC 전압계(R&S®ProbeMeter)는 순간적인 DC 전압 판독값을 동시에 표시합니다.



큰 DC 오프셋에서 저전압 AC 측정

R&S®RT-ZPR 파워 레일 프로브는 $\pm 60V$ 오프셋 보상 범위를 제공하기 때문에 사용자는 파워 레일의 DC 전압에서 작은 리플에 집중할 수 있습니다. 1V 또는 훨씬 더 높은 DC 레벨로 확대해야 할 경우 프로브는 최저 수직 스케일 설정을 유지하면서 필요한 오프셋을 제공합니다. 우수한 저노이즈 프론트엔드와 18 비트 수직 분해능이 결합된 R&S®MXO 4 오실로스코프를 이용하여 설계의 전력 무결성을 더욱 빠르게 확인할 수 있습니다.

빠른 스펙트럼 기능으로 결합 소스 검색

업계에서 가장 우수한 스펙트럼 기능으로 스위치 모드 전원공급장치의 동작을 분석하거나 파워 레일에 결합된 소스를 빠르게 스캔할 수 있습니다. R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프의 스펙트럼 알고리즘을 사용하면 시간 도메인 설정과 상관없이 스펙트럼을 분석할 수 있습니다. 이를 통해 파워 레일에 대한 포괄적이고 빠른 분석이 가능합니다.



Time gating과 스펙트럼 분석으로 파워 레일 노이즈를 일으키는 결합 소스를 효과적으로 탐색

임의 파형 발생기 내장

컴팩트한 크기 및 변경 가능한 구성

2채널 100 MHz 임의 파형 발생기

R&S®MXO4-B6 옵션을 탑재한 R&S®MXO 4 오실로스코프는 일체형 2채널 100 MHz 임의 파형 발생기를 제공합니다. 임의파형 발생기는 625 Msample/s 및 16 비트 분해능으로 프로토타입 하드웨어 구현과 교육 목적에 적합합니다. 통합된 발생기는 DUT에 표준 및 임의 파형을 공급합니다. 발생기는 함수 또는 변조 발생기로 작동할 수 있습니다. 또한 스위프 모드를 지원합니다.

다양한 파형 및 변조 유형

통합된 임의 파형 발생기는 DUT에 대한 자극 신호로 sine, square, pulse, ramp, triangle, sinc, arbitrary, noise 파형을 공급합니다. 모든 파형에 대해 주파수, 진폭, 오프셋, 노이즈를 설정하고 버스트를 추가할 수도 있습니다.

변조 기능은 AM, FM, FSK, PWM 변조와 sine, rectangle, triangle, ramp 변조 형태를 지원합니다.



임의 파형 발생기 사양	
아날로그 출력	2 채널
대역폭	100 MHz
진폭	고 임피던스: 10 mV ~ 10 V (peak-to-peak), 50 Ω: 5 mV ~ 5 V (peak-to-peak)
임의 파형 길이	채널당 1 sample ~ 40 Msample
샘플 레이트	1 sample/s ~ 312.5 Msample/s
수직 분해능	16비트
동작 모드	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 함수 및 임의 파형 발생기(DC, sine, square, pulse, triangle, ramp, inverse ramp, sinc, arbitrary) ▶ 변조(AM, FM, FSK, PWM) ▶ 주파수 스위프 ▶ 노이즈

다양한 프로브 포트폴리오

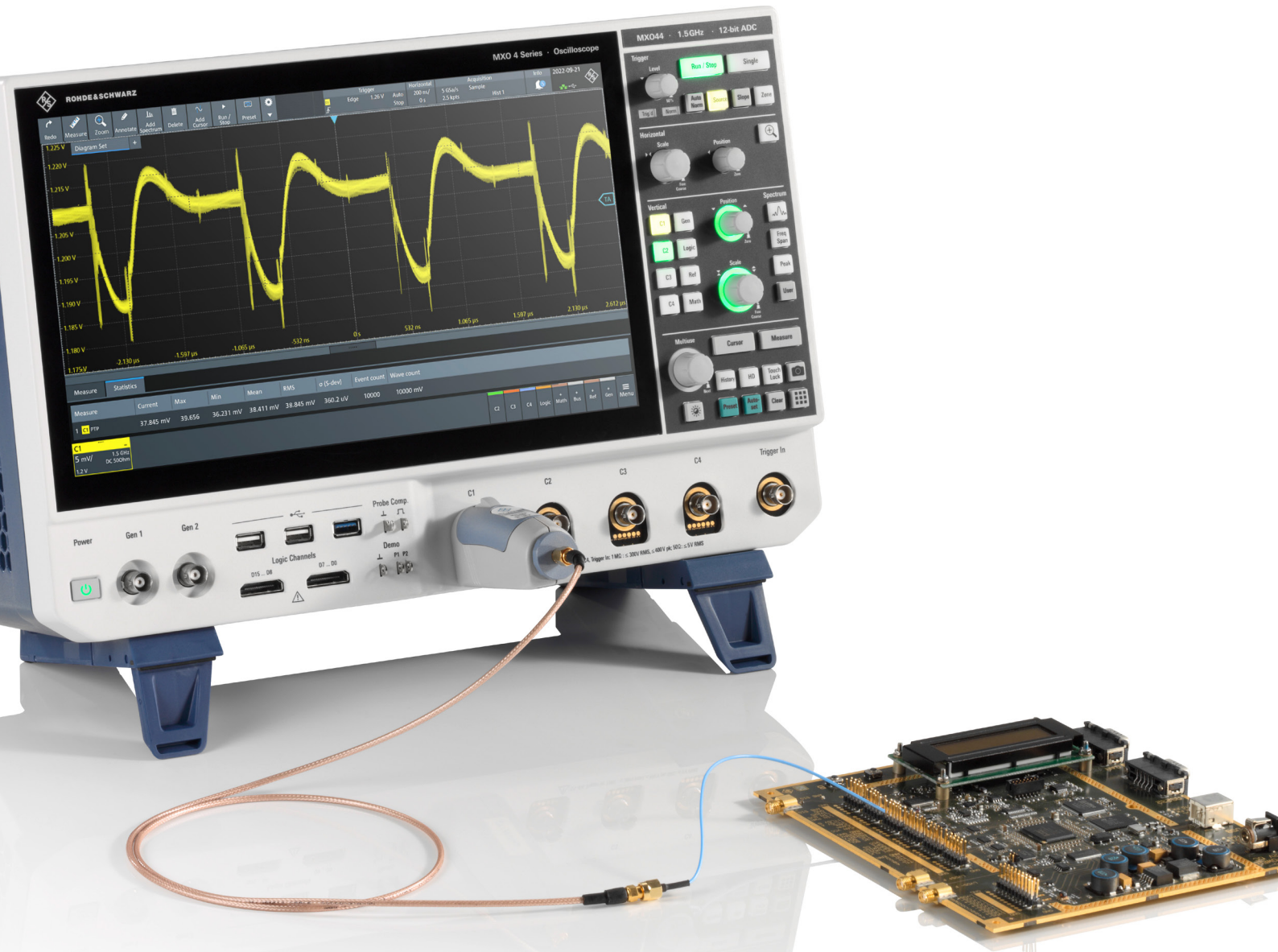
정확한 측정을 위한 프로브

모든 측정 작업을 지원하는 다양한 프로브

다양한 고품질 패시브 및 액티브 프로브가 모든 측정 작업을 완벽하게 지원합니다. 입력 임피던스가 1 MΩ 인 경우 액티브 프로브는 신호 소스의 작동 지점에 최소한의 부하만을 더합니다. 액티브 싱글-엔드 프로브는 높은 주파수에서도 1 GHz에서 매우 넓은 다이내믹 레인지(예: 60 V (V_{pp}))를 제공해 신호 왜곡을 방지합니다.

모든 전력 측정을 지원하는 다양한 프로브

전력 측정 전용 프로브에는 μA에서 kA, μV에서 kV까지 다양한 전압 및 전류 범위를 측정할 수 있는 액티브 및 패시브 프로브가 기본 제공됩니다. 파워 레일 전용 프로브는 DC 파워 레일의 작고 산발적인 왜곡도 감지합니다.



편리한 기기 제어를 위한 마이크로 버튼

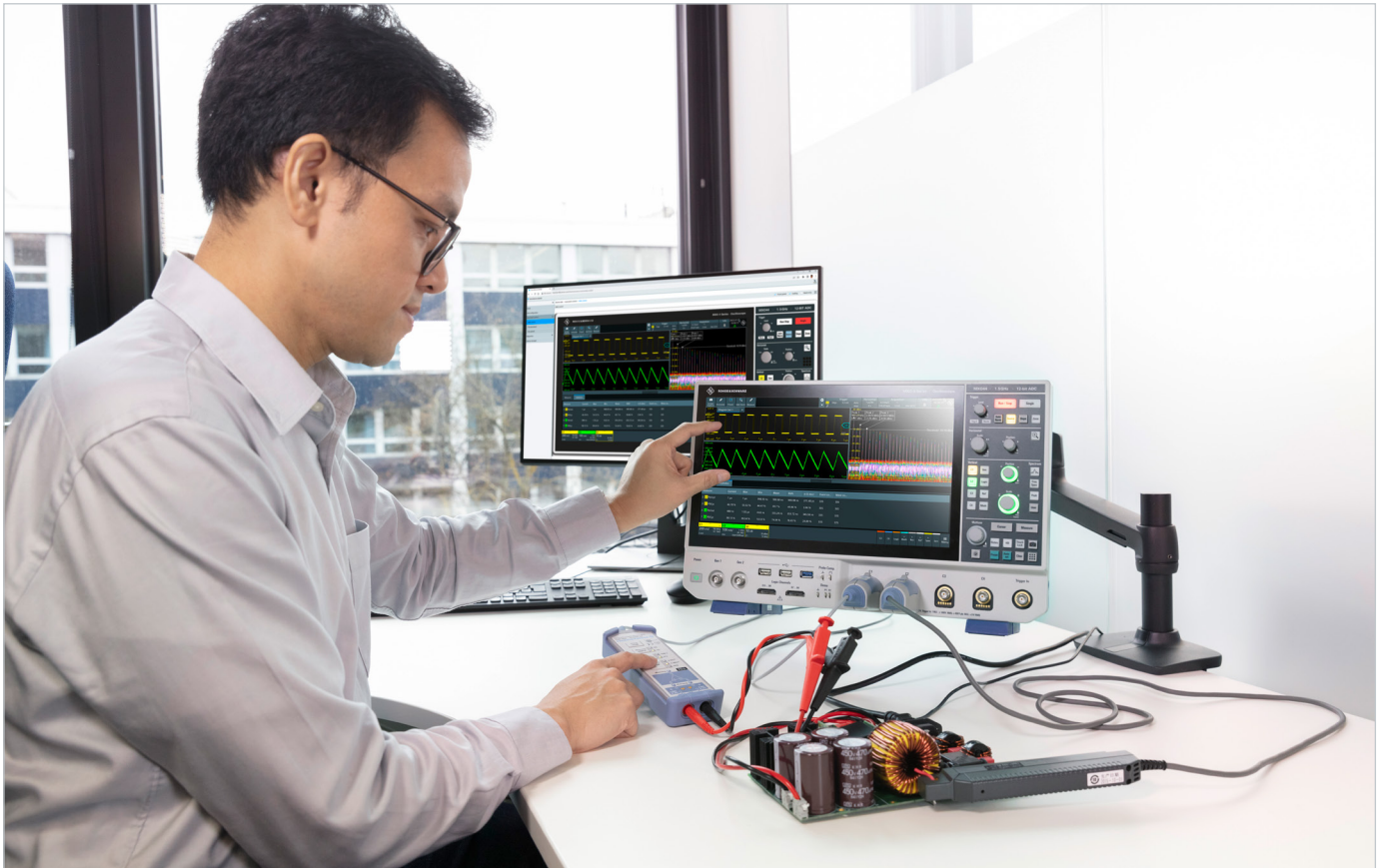
프로브를 DUT에 조심스럽게 배치하고 측정을 시작하려고 하지만 손을 자유롭게 사용할 수 없는 곤란한 상황이 있습니다. 아마도 대부분의 엔지니어들이 한 번쯤은 경험해 본 상황일 것입니다. 로데슈바르츠 액티브 프로브의 마이크로 버튼은 이러한 경우를 방지합니다. 프로브 팁에 가깝게 위치한 마이크로 버튼은 편리하게 사용할 수 있으며, 실행/정지, 자동 설정, 오프셋 조정과 같은 다양한 기능을 지정할 수 있습니다.



고전압 디퍼런셜 프로브

R&S®RT-ZHD 시리즈 고전압 디퍼런셜 프로브는 최대 200 MHz의 넓은 주파수 대역폭에서 우수한 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)을 제공하며 최고 6000 V 피크 전압까지 안전하게 측정할 수 있습니다. 이러한 프로브는 매우 낮은 노이즈로 스위칭 전력 분석에 최적입니다.

로데슈바르츠의 다른 프로브 제품군과 같이, R&S®RT-ZHD 프로브에도 고정밀 R&S®ProbeMeter가 탑재되어 있어 0.1% 정확도를 제공하며 0.5% 게인 정확도와 매우 낮은 측정 편이를 보장합니다. 또한, 5 MHz 아날로그 필터, 공통 모드 범위 초과 시 오디오 경고, 마이크로 버튼을 탑재하여 사용자는 프로브 측정을 완벽히 파악하면서 관리할 수 있습니다.



스위칭 전력 분석 측정용 고전압 디퍼런셜 프로브

로데슈바르츠의 포괄적인 프로브 포트폴리오는 모든 프로빙 요구사항을 충족할 수 있습니다.

▶ 자세한 내용은 "로데슈바르츠 오실로스코프용 프로브 및 액세서리" 를 참조하십시오(PD 3606.8866.12).



패시브 프로브 기본 제공 (38 MHz~700 MHz)

R&S®RT-ZP11, R&S®RT-ZP1X

모든 로데슈바르츠 오실로스코프에는 패시브 프로브가 기본적으로 제공됩니다. 다양한 용도로 활용할 수 있는 보급형 범용 프로빙 솔루션입니다.



패시브 Broadband 프로브 (8 GHz)

R&S®RT-ZZ80

저임피던스 라인에서 고속 신호 측정 시 액티브 프로브 대신 사용할 수 있는 경제적이면서 강력한 프로브입니다. 낮은 입력 임피던스가 전체 대역폭에 걸쳐 거의 일정한 수준을 유지합니다. 입력 커패시턴스가 극히 낮고 노이즈는 매우 낮으며 선형성은 높습니다.



액티브 싱글-엔드 Broadband 프로브 (1 GHz ~6 GHz)

R&S®RT-ZS10L, R&S®RT-ZS10E, R&S®RT-ZS10,
R&S®RT-ZS20, R&S®RT-ZS30, R&S®RT-ZS60

적절한 액세서리를 함께 사용할 경우 매우 넓은 다이내믹 레인지, 매우 낮은 오프셋, 계인 오류를 제공하는 로데슈바르츠 오실로스코프에 최적의 프로브입니다.



액티브 디퍼런셜 Broadband 프로브 (1 GHz ~ 4.5 GHz)

R&S®RT-ZD10, R&S®RT-ZD20, R&S®RT-ZD30,
R&S®RT-ZD40

R&S®RT-ZD40: 핀 오프셋을 쉽게 변경할 수 있는 브라우저 어댑터

낮은 입력 커패시턴스와 평탄한 주파수 응답 및 높은 입력 임피던스는 DUT 부하를 낮게 유지하면서 차동 신호에 대한 정밀한 측정이 가능합니다. 전체 프로브 대역폭에 대한 높은 동상 모드 제거비는 간섭에 대하여 우수한 내성을 보장합니다. 특수 브라우저 어댑터를 사용하면 충실도가 높은 신호를 유연하게 연결할 수 있습니다.



R&S®RT-ZD20/-ZD30
용 R&S®RT-ZA15
External Attenuator



파워 레일 프로브 (2 GHz 및 4 GHz)

R&S®RT-ZPR20, R&S®RT-ZPR40

R&S®RT-ZPR Power Rail Probe는 파워 레일 특성화를 위한 최적의 프로브로써, 넓은 대역폭, 높은 감도, 매우 낮은 노이즈 및 매우 큰 오프셋 보상을 제공합니다. 정확도가 높은 DC 전압계(R&S®ProbeMeter)가 탑재되어 순시 DC 전압 판독값을 제공합니다.



고전압 프로브 (100 MHz ~ 400 MHz, ±750 V ~ ±6000 V)

R&S®RT-ZH03, R&S®RT-ZH10, R&S®RT-ZH11,
R&S®RT-ZD01, R&S®RT-ZHD07, R&S®RT-ZHD15,
R&S®RT-ZHD16, R&S®RT-ZHD60

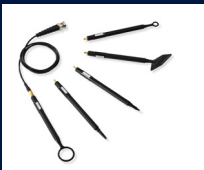
로데슈바르츠의 고전압 프로브는 최대 6,000 V (피크) 전압을 지원하기 위해 패시브 싱글 엔드 및 액티브 디퍼런셜 프로브를 포함합니다. 다양한 모델은 CAT IV 환경에서도 측정을 허용하며, 디퍼런셜 프로브는 넓은 대역폭에서 우수한 동상 모드 제거비를 보장합니다.



전류 프로브 (20 kHz ~ 120 MHz, ±1 mA ~ ±2000 A)

R&S®RT-ZC02, R&S®RT-ZC03, R&S®RT-ZC05B,
R&S®RT-ZC10, R&S®RT-ZC10B, R&S®RT-ZC15B,
R&S®RT-ZC20, R&S®RT-ZC20B, R&S®RT-ZC30,
R&S®RT-ZC31

로데슈바르츠 전류 프로브를 사용하면 DC 및 AC 전류를 간섭 없이 정확하게 측정할 수 있습니다. 다양한 모델로 최대 120 MHz 대역폭에서 1 mA ~ 2000 A 범위의 전류 측정을 지원합니다. 전류 프로브는 로데슈바르츠 프로브 인터페이스 또는 BNC로 연결되는 외부 전원 공급 장치와 함께 사용할 수 있습니다.



EMC 니어필드 프로브 (30 MHz ~ 3 GHz)

R&S®HZ-15, R&S®HZ-17

30 MHz ~ 3 GHz 사이의 주파수 범위를 지원하는 강력한 E 및 H 니어필드 프로브와 프리앰프 옵션을 함께 적용하여 R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프의 적용 범위를 EMI 디버깅 수행까지 확장할 수 있습니다.

다양한 사용자 편의 기능

사용자의 필요에 맞춰 진화하는 오실로스코프

요구사항에 따라 확장 가능 - 완벽한 소프트웨어 기반 업그레이드

R&S®MXO 4 시리즈는 관련 프로젝트의 요구사항에 따라 유연하게 업그레이드할 수 있습니다. R&S®MXO 4 오실로스코프에는 기본적으로 모든 하드웨어 및 소프트웨어 옵션이 탑재되어 있습니다. 소프트웨어 라이선스를 구입하고 관련 기능을 활성화하거나 키코드를 통한 업그레이드만으로 필요한 옵션을 활성화할 수 있습니다. 최대 1.5 GHz까지 대역폭 업그레이드, 혼합 신호 옵션, 메모리 업그레이드, 임의 파형 발생기, 직렬 버스 트리거링 및 디코딩, 주파수 응답 분석 등이 가능합니다. 다양한 옵션을 간단하게 업그레이드할 수 있습니다.

정기적인 펌웨어 업데이트

정기적인 펌웨어 업데이트를 통해 R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프에 새로운 기능이 지속적으로 추가됩니다.

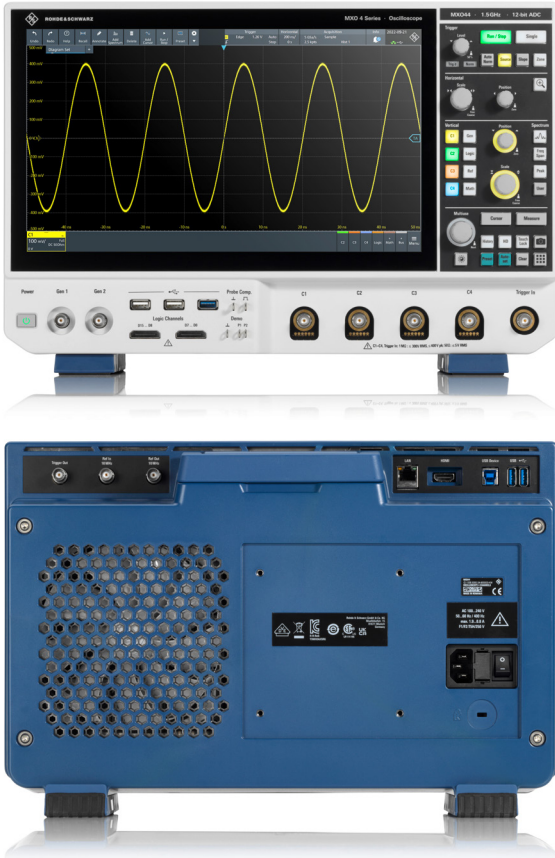
www.rohde-schwarz.com에서 최신 펌웨어를 다운로드하고 USB 저장 장치 또는 LAN 연결을 이용하여 다운로드한 파일을 설치하면 사용 중인 R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

다국어 지원: 13개 언어 지원

R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프의 사용자 인터페이스와 온라인 도움말은 한국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 체코어, 폴란드어, 러시아어, 중국어 간체/번체, 일본어 등 13개 언어로 제공됩니다. 제품의 사용중에도 손쉽게 언어를 변경할 수 있습니다.

안전한 운반 및 간편한 랙 장착

다양한 보관 및 운반 액세서리를 이용하면 R&S®MXO 4 시리즈 오실로스코프를 안전하게 보호하고 간편하게 운반할 수 있습니다. 랙 마운트 키트를 이용하여 통합 환경에서도 오실로스코프를 간편하게 설치할 수 있습니다.

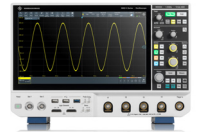


액세서리

전면 커버	R&S®MXO4-Z1
소프트 케이스	R&S®MXO4-Z3
트롤리 기능이 있는 운반용 케이스	R&S®MXO4-Z4
19" 랙마운트 키트	R&S®ZZA-MXO4
VESA 마운팅 인터페이스	모든 기기 후면에 100 mm × 100 mm VESA 표준 마운팅 홀 제공



OSCILLOSCOPE PORTFOLIO

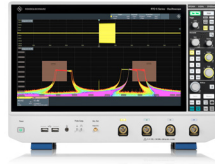


	R&S®RTH1000	R&S®RTC1000	R&S®RTB2000	R&S®RTM3000	R&S®MXO 4
Vertical system					
Bandwidth ¹⁾	60/100/200/350/500 MHz	50/70/100/200/300 MHz	70/100/200/300 MHz	100/200/350/500 MHz/1 GHz	200/350/500 MHz/1/1.5 GHz
Number of channels	2 plus DMM/4	2	2/4	2/4	4
ADC resolution; system architecture	10 bit; 16 bit	8 bit; 16 bit	10 bit; 16 bit	10 bit; 16 bit	12 bit; 18 bit
V/div, 1 MΩ	2 mV to 100 V	1 mV to 10 V	1 mV to 5 V	500 μV to 10 V	500 μV to 10 V
V/div, 50 Ω	–	–	–	500 μV to 1 V	500 μV to 1 V
Horizontal system					
Sampling rate per channel (in Gsample/s)	1.25 (4-channel model); 2.5 (2-channel model); 5 (all channels interleaved)	1; 2 (2 channels interleaved)	1.25; 2.5 (2 channels interleaved)	2.5; 5 (2 channels interleaved)	2.5; 5 (2 channels interleaved)
Maximum memory (per channel; 1 channel active)	125 kpoints (4-channel model); 250 kpoints (2-channel model); 500 kpoints	1 Mpoints; 2 Mpoints	10 Mpoints; 20 Mpoints	40 Mpoints; 80 Mpoints	standard: 400 Mpoints; max. upgrade: 800 Mpoints ²⁾
Segmented memory	standard, 50 Mpoints	–	option, 320 Mpoints	option, 400 Mpoints	standard: 10 000 segments; option: 1 000 000 segments
Acquisition rate (in waveforms/s)	50 000	10 000	50 000 (300 000 in fast segmented memory mode ²⁾)	64 000 (2 000 000 in fast segmented memory mode ²⁾)	> 4 500 000
Trigger					
Types	digital	analog	analog	analog	digital
Sensitivity	–	–	at 1 mV/div: > 2 div	at 1 mV/div: > 2 div	0.0001 div, across full bandwidth, user controllable
Mixed signal option (MSO)					
Number of digital channels ¹⁾	8	8	16	16	16
Analysis					
Mask test	tolerance mask	tolerance mask	tolerance mask	tolerance mask	³⁾
Mathematics	elementary	elementary	basic (math on math)	basic (math on math)	basic (math on math)
Serial protocols triggering and decoding ¹⁾	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, CAN FD, SENT	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, CAN FD, CAN XL ³⁾ , LIN ³⁾
Applications ^{1), 2)}	high-resolution frequency counter, advanced spectrum analysis, harmonics analysis, user scripting	digital voltmeter (DVM), component tester, fast Fourier transform (FFT)	digital voltmeter (DVM), fast Fourier transform (FFT), frequency response analysis	power, digital voltmeter (DVM), spectrum analysis and spectrogram, frequency response analysis	frequency response analysis
Compliance testing ^{1), 2)}	–	–	–	–	–
Display and operation					
Size and resolution	7" touchscreen, 800 × 480 pixel	6.5", 640 × 480 pixel	10.1" touchscreen, 1280 × 800 pixel	10.1" touchscreen, 1280 × 800 pixel	13.3" touchscreen, 1920 × 1080 pixel (Full HD)
General data					
Dimensions in mm (W × H × D)	201 × 293 × 74	285 × 175 × 140	390 × 220 × 152	390 × 220 × 152	414 × 279 × 162
Weight in kg	2.4	1.7	2.5	3.3	6
Battery	lithium-ion, > 4 h	–	–	–	–

¹⁾ 업그레이드 가능.

²⁾ 해당 옵션이 필요합니다.

³⁾ 향후 펌웨어 릴리즈를 통해 지원됩니다.



R&S® RTE1000	R&S® RT06	R&S® RTP
200/350/500 MHz/1/1.5/2 GHz	600 MHz/1/2/3/4/6 GHz	4/6/8/13/16 GHz
2/4	4	4
8 bit; 16 bit	8 bit; 16 bit	8 bit; 16 bit
500 µV to 10 V	1 mV to 10 V (HD mode: 500 µV to 10 V)	
500 µV to 1 V	1 mV to 1 V (HD mode: 500 µV to 1 V)	2 mV to 1 V (HD mode: 1 mV to 1 V)
5	10; 20 (2 channels interleaved in 4 GHz and 6 GHz model)	20; 40 (2 channels interleaved)
50 Mpoints; 200 Mpoints	standard: 200 Mpoints/800 Mpoints; max. upgrade: 1 Gpoints/2 Gpoints	standard: 100 Mpoints/400 Mpoints; max. upgrade: 3 Gpoints
standard	standard	standard
1 000 000 (1 600 000 in ultra-segmented memory mode)	1 000 000 (2 500 000 in ultra-segmented memory mode)	750 000 (3 200 000 in ultra-segmented memory mode)
digital	digital (includes zone trigger)	advanced (includes zone trigger), digital trigger (14 trigger types) with real-time deembedding ²⁾ , high speed serial pattern trigger including 8/16 Gbps clock data recovery (CDR) ²⁾
0.0001 div, across full bandwidth, user controllable	0.0001 div, across full bandwidth, user controllable	0.0001 div, across full bandwidth, user controllable
16	16	16
user configurable, hardware based advanced (formula editor)	user configurable, hardware based advanced (formula editor, Python interface)	user configurable, hardware based advanced (formula editor, Python interface)
I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429, FlexRay™, CAN FD, USB 2.0/HVIC, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, SpaceWire, CXPI, USB Power Delivery, Automotive Ethernet 100BASE-T1	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429, FlexRay™, CAN FD, MIPI RFFE, USB 2.0/HVIC, MDIO, 8b10b, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, MIPI D-PHY, SpaceWire, MIPI M-PHY/UniPro, CXPI, USB 3.1 Gen 1, USB-SSIC, PCIe 1.1/2.0, USB Power Delivery, Automotive Ethernet 100/1000BASE-T1	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, SENT, CAN, LIN, CAN FD, MIL-STD-1553, ARINC 429, SpaceWire, USB 2.0/HVIC/PD, USB 3.1 Gen 1/Gen 2/SSIC, PCIe 1.1/2.0/3.0, 8b10b, MIPI RFFE, MIPI D/M-PHY/UniPro, Automotive Ethernet 100/1000BASE-T1, Ethernet 10/100BASE-TX, MDIO, Manchester, NRZ
power, advanced spectrum analysis and spectrogram	power, advanced spectrum analysis and spectrogram, jitter and noise decomposition, clock data recovery (CDR), I/Q data and RF analysis (R&S®VSE), deembedding, TDR/TDT analysis	advanced spectrum analysis and spectrogram, jitter and noise decomposition, real-time deembedding, TDR/TDT analysis, I/Q data and RF analysis (R&S®VSE), advanced eye diagram
-	see data sheet (PD 5216.1640.22)	see data sheet (PD 3683.5616.22)
10.4" touchscreen, 1024 × 768 pixel	15.6" touchscreen, 1920 × 1080 pixel (Full HD)	13.3" touchscreen, 1920 × 1080 pixel (Full HD)
427 × 249 × 204	450 × 315 × 204	441 × 285 × 316
8.6	10.7	18
-	-	-

SPECIFICATIONS OF BASE UNIT

Vertical system: analog channels

Input channels		4 channels
Input impedance		50 Ω ± 1.5%, 1 MΩ ± 1% 12 pF (meas.)
Analog bandwidth (-3 dB)	at 50 Ω input impedance	
	R&S®MXO 4	≥ 200 MHz
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B243 option	≥ 350 MHz
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B245 option	≥ 500 MHz
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B2410 option	≥ 1 GHz
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B2415 option	≥ 1.5 GHz ¹⁾
	at 1 MΩ input impedance	
	R&S®MXO 4	≥ 200 MHz (meas.)
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B243 option	≥ 350 MHz (meas.)
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B245 option	≥ 500 MHz (meas.)
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B2410 option	≥ 700 MHz (meas.) ²⁾
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B2415 option	≥ 700 MHz (meas.) ²⁾
Bandwidth limits	max. -1.5 dB, min. -4 dB	1 GHz, 500/350/200/100/50/20 MHz (meas.)
Rise/fall time (calculated)	10% to 90% at 50 Ω	
	R&S®MXO 4	< 1.75 ns
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B243 option	< 1 ns
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B245 option	< 700 ps
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B2410 option	< 350 ps
	R&S®MXO 4 with R&S®MXO4-B2415 option	< 234 ps
Vertical resolution		12 bit, up to 18 bit for high-definition (HD) mode
Input sensitivity	at 50 Ω	0.5 mV/div to 1 V/div, entire analog bandwidth supported for all input sensitivities
	at 1 MΩ	0.5 mV/div to 10 V/div, entire analog bandwidth supported for all input sensitivities
DC gain accuracy	offset and position set to 0 V, after self-alignment	
	input sensitivity > 5 mV/div	±1% of full scale
	input sensitivity ≤ 5 mV/div to ≥ 1 mV/div	±1.5% of full scale
	input sensitivity < 1 mV/div	±2.5% of full scale
Input coupling	at 50 Ω	DC
	at 1 MΩ	DC, AC
Maximum input voltage	at 50 Ω	5 V (RMS), 30 V (V _p)
	at 1 MΩ	300 V (RMS), 400 V (V _p), derates at 20 dB/decade to 5 V (RMS) above 250 kHz
	at 1 MΩ with R&S®RT-ZP11 passive probe	400 V (RMS), 1650 V (V _p), 300 V (RMS) (CAT II); for derating and details, see R&S®RT-Zxx Standard Probes data sheet (PD 3607.3851.22)
Position range		±5 div
Offset range at 50 Ω	input sensitivity	
	100 mV/div to 1 V/div	±20 V
	0.5 mV/div to < 100 mV/div	±5 V
Offset range at 1 MΩ	input sensitivity	
	800 mV/div to 10 V/div	±200 V
	80 mV/div to < 800 mV/div	±50 V
	0.5 mV/div to < 80 mV/div	±(5 V - input sensitivity × position)
Offset accuracy		±(0.35% × net offset + 0.5 mV + 0.1 div × input sensitivity) (net offset = offset - position × input sensitivity)

¹⁾ 1.5 GHz 아날로그 대역폭 및 5 Gsample/s 실시간 샘플링 속도는 인터리브 모드에서 지원.

²⁾ R&S®RT-ZP11 패시브 프로브 사용시 지원.

Vertical system: analog channels

DC measurement accuracy	after adequate suppression of measurement noise using high-definition (HD) mode or waveform averaging or a combination of both	\pm (DC gain accuracy \times reading - net offset + offset accuracy)
Channel-to-channel isolation (each channel with same input sensitivity)	input frequency within instrument bandwidth	> 60 dB (1:1000)

Vertical system: analog channels

RMS noise floor³⁾

At 50 Ω (meas.)	Input sensitivity	Analog bandwidth (-3 dB)				
		20 MHz	200 MHz	350 MHz	500 MHz	1 GHz
	0.5 mV/div	20 μ V	43 μ V	47 μ V	50 μ V	98 μ V
	1 mV/div	22 μ V	45 μ V	50 μ V	54 μ V	104 μ V
	2 mV/div	25 μ V	52 μ V	56 μ V	61 μ V	116 μ V
	5 mV/div	43 μ V	72 μ V	77 μ V	84 μ V	152 μ V
	10 mV/div	76 μ V	118 μ V	120 μ V	131 μ V	238 μ V
	20 mV/div	148 μ V	219 μ V	219 μ V	241 μ V	436 μ V
	50 mV/div	360 μ V	508 μ V	492 μ V	543 μ V	1.01 mV
	100 mV/div	747 μ V	1.17 mV	1.19 mV	1.30 mV	2.47 mV
	200 mV/div	1.40 mV	2.13 mV	2.14 mV	2.34 mV	4.43 mV
	500 mV/div	3.47 mV	4.91 mV	4.80 mV	5.27 mV	10.13 mV
	1 V/div	6.88 mV	9.71 mV	9.47 mV	10.41 mV	19.96 mV
At 1 M Ω (meas.)	Input sensitivity	Analog bandwidth (-3 dB)				
		20 MHz	100 MHz	200 MHz	350 MHz	500 MHz
	0.5 mV/div	28 μ V	40 μ V	42 μ V	47 μ V	51 μ V
	1 mV/div	28 μ V	40 μ V	46 μ V	50 μ V	53 μ V
	2 mV/div	30 μ V	43 μ V	49 μ V	54 μ V	58 μ V
	5 mV/div	44 μ V	58 μ V	67 μ V	71 μ V	78 μ V
	10 mV/div	73 μ V	92 μ V	109 μ V	109 μ V	120 μ V
	20 mV/div	138 μ V	169 μ V	199 μ V	198 μ V	218 μ V
	50 mV/div	344 μ V	442 μ V	525 μ V	529 μ V	586 μ V
	100 mV/div	739 μ V	959 μ V	1.13 mV	1.14 mV	1.24 mV
	200 mV/div	1.40 mV	1.74 mV	2.06 mV	2.07 mV	2.27 mV
	500 mV/div	3.47 mV	4.43 mV	5.22 mV	5.28 mV	5.75 mV
	1 V/div	7.11 mV	8.92 mV	10.44 mV	10.53 mV	11.49 mV
	2 V/div	13.83 mV	16.9 mV	19.87 mV	19.56 mV	21.38 mV
	5 V/div	34.84 mV	44.32 mV	52.43 mV	53.39 mV	57.97 mV
	10 V/div	57.16 mV	68.58 mV	80.66 mV	78.53 mV	85.46 mV

Vertical system: digital channels

Input channels		16 logic channels (D0 to D15)
Arrangement of input channels		arranged in two logic probes with 8 channels each; assignment of logic probes to channels (D0 to D7 and D8 to D15) displayed on probes
Input impedance		100 k Ω \pm 2% ~4 pF (meas.) at probe tips
Maximum input frequency	signal with minimum input voltage swing and hysteresis setting "normal"	400 MHz (meas.)
Maximum input voltage		\pm 40 V (V_p)
Minimum input voltage swing		500 mV (V_{pp}) (meas.)
Threshold groups		D0 to D3, D4 to D7, D8 to D11 and D12 to D15
Threshold level	range	\pm 8 V in 25 mV steps
	predefined	CMOS 5.0 V, CMOS 3.3 V, CMOS 2.5 V, TTL, ECL, PECL, LVPECL
Threshold accuracy	threshold level between \pm 4 V	\pm (100 mV + 3% of threshold setting)
Comparator hysteresis		normal, robust, maximum

³⁾ \leq 500 MHz 주파수 대역에 대한 HD 모드 적용 기준.

Horizontal system

Timebase range		selectable between 200 ps/div and 10 000 s/div, time per div settable to any value within range
Channel-to-channel deskew range	between analog channels	±100 ns
	between digital channels	±100 ns
Reference position		0% to 100% of measurement display area
Horizontal position range (trigger offset range)	max.	+(memory depth/current sampling rate)
	min.	-5000 s
Modes		normal
Channel-to-channel skew	between analog channels	< 100 ps (meas.)
	between digital channels	< 500 ps (meas.)
Timebase accuracy	after delivery/calibration, at +23°C	±0.2 ppm
	during calibration interval	±1 ppm
Delta time accuracy	corresponds to time error between two edges of equal polarity on same acquisition and channel; signal amplitude greater than 5 div, measurement threshold set to 50%, vertical gain 10 mV/div or greater; rise time lower than four sampling periods; waveform acquired in real-time mode	$\pm(0.20/\text{real-time sampling rate} + \text{timebase accuracy} \times \text{[reading]}) (\text{peak}) (\text{meas.})$

Acquisition system

Sampling rate	analog channels (real time)	max. 5 Gsample/s on 2 channels, max. 2.5 Gsample/s on 4 channels
	analog channels (interpolated)	max. 5 Tsample/s
	digital channels	max. 5 Gsample/s on each channel
Waveform acquisition rate	max.	> 4 500 000 waveforms/s
Trigger rearm time	min.	< 21 ns
Memory depth ⁴⁾	standard	400 Mpoints with 4 active channels (single-shot), 400 Mpoints with 2 active channels (continuous)
	with R&S®MXO4-B108 option	800 Mpoints with 2 active channels (single-shot), 800 Mpoints with 1 active channel (continuous)
Acquisition modes	sample	middle sample in decimation interval
	peak detect	largest and smallest sample in decimation interval
	average	average value of samples in decimation interval
	number of averaged waveforms	2 to 16 777 215
Sampling modes	envelope	envelope of acquired waveforms
	real-time	max. sampling rate depending on ADC
	interpolated time	enhancement of sampling resolution by interpolation; max. equivalent sampling rate is 5 Tsample/s
Interpolation modes		linear, sin(x)/x, sample & hold
Fast segmentation mode	continuous recording of waveforms in acquisition memory without interruption due to visualization	
	max. real-time waveform acquisition rate	> 4 600 000 waveforms/s
	min. blind time between consecutive acquisitions	< 21 ns

High-definition (HD) mode

General description	The high-definition mode increases the bit resolution of waveform signals by using digital filtering, leading to reduced noise. Because of the R&S®MXO 4 series digital trigger concept, signals with higher bit resolution are used as inputs to the trigger.	
Bit resolution	bandwidth, at 5 Gsample/s	bit resolution
	1 kHz to 10 MHz	18 bit
	100 MHz	16 bit
	200 MHz	15 bit
	500 MHz	14 bit
Real-time sampling rate	all models	max. 5 Gsample/s on 2 channels, max. 2.5 Gsample/s on 4 channels

⁴⁾ 사용 가능한 최대 메모리 크기는 획득된 데이터의 수직 비트 해상도에 따라 달라집니다. 따라서, 데시메이션 모드, 파형 연산 및 HD (High-Definition) 모드와 같은 획득 시스템 설정에 따라 달라지게 됩니다.

Trigger system		
Trigger sources		analog channels (C1 to C4), digital channels (D0 to D15), trigger input, serial bus
Trigger level range		± 5 div from center of screen
Trigger modes		auto, normal, single, n single
Trigger sensitivity		10^{-4} div, from DC to instrument bandwidth for all vertical scales
Trigger jitter	full-scale sine wave of frequency set to -3 dB bandwidth	< 1 ps (RMS) (meas.)
Coupling mode	standard	same as selected channel
	HF reject	cutoff frequency selectable from 1 kHz to 500 MHz
	LF reject	attenuates frequencies < 50 kHz
Trigger hysteresis	modes	auto (default setting) or manual
	sensitivity	10^{-4} div, from DC to instrument bandwidth for all vertical scales
Holdoff range	time	100 ns to 10 s, fixed and random
Main trigger modes		
Edge	triggers on specified edge (positive, negative or either) and level	
Glitch	triggers on glitches of positive, negative or either polarity that are shorter or longer than a specified width	
	glitch width	200 ps to 1000 s
Width	triggers on positive or negative pulse of specified width; width can be shorter, longer, inside or outside a specified range	
	pulse width	200 ps to 1000 s
Runt	triggers on pulse of positive, negative or either polarity that crosses one threshold but fails to cross a second threshold before crossing the first one again; runt pulse width can be arbitrary, shorter, longer, inside or outside a specified range	
	runt pulse width	200 ps to 1000 s
Window	triggers when signal enters or exits a specified voltage range; triggers also when signal stays inside or outside the voltage range for a specified period of time	
Timeout	triggers when signal stays high, low or unchanged for a specified period of time	
	timeout	0 ps to 1000 s
Interval	triggers when the time between two consecutive edges of the same polarity (positive or negative) is shorter, longer, inside or outside a specified range	
	interval time	200 ps to 1000 s
Slew rate	triggers when the time required by a signal edge to toggle between user-defined upper and lower voltage levels is shorter, longer, inside or outside a specified range; edge slope may be positive, negative or either	
	toggle time	0 ps to 1000 s
Setup & hold	triggers on setup time and hold time violations between clock and data present on any two input channels; monitored time interval may be specified by the user in the range from -100 s to $+100$ s around a clock edge and must be at least 200 ps wide	
Pattern	triggers when a logical combination (AND, NAND, OR, NOR) of the input channels stays true for a period of time shorter, longer, inside or outside a specified range	
State	triggers when a logical combination (AND, NAND, OR, NOR) of the input channels stays true at an edge (positive, negative or either) in one selected channel	
Advanced trigger modes		
Sequence trigger (A/B/R trigger)	triggers on B event after occurrence of A event; delay condition after A event specified as time interval; an optional R event resets the trigger sequence to A	
	A event	edge, glitch, width, runt, window, timeout, interval, slew rate
	B event	edge, glitch, width, runt, window, timeout, interval, slew rate
	R event	edge, glitch, width, runt, window, timeout, interval, slew rate
Serial bus trigger	optional	see dedicated triggering and decoding options in Ordering information in this product brochure
Trigger input	input impedance	50Ω (meas.) or $1 \text{ M}\Omega$ (meas.) 11 pF (meas.)
	max. input voltage at 50Ω	30 V (V_p)
	max. input voltage at $1 \text{ M}\Omega$	300 V (RMS), 400 V (V_p), derates at 20 dB/decade to 5 V (RMS) above 250 kHz
	trigger level	$\pm 5 \text{ V}$

Trigger system

	sensitivity	
	input frequency ≤ 500 MHz	300 mV (peak-to-peak) (meas.)
	input coupling	AC, DC (50 Ω and 1 M Ω)
	trigger filters	HF reject (attenuates frequencies > 50 kHz), LF reject (attenuates frequencies < 50 kHz), noise reject
	trigger modes	edge (positive, negative or either)
Trigger output	functionality	A pulse is generated for each event triggering signal acquisition.
	output voltage	0 V to 5 V (nom.) at high impedance, 0 V to 2.5 V (nom.) at 50 Ω
	pulse width	selectable between 16 ns and 50 ms
	pulse polarity	low active or high active
	output delay	depends on trigger settings

Spectrum analysis

General description	Spectrum analysis allows signal analysis in the frequency domain.	
Spectrum	sources	channel 1, channel 2, channel 3, channel 4
	setting parameters	center frequency, frequency span, resolution bandwidth (automatic or manual), gate position, gate width, vertical scaling, vertical position
	scaling	dBm, dBV, dB μ V, V (RMS)
	span	1 Hz to 1.8 GHz ⁵⁾
	resolution bandwidth (RBW)	span/4 \geq RBW \geq span/6000
	windows	flat top, Hanning, Hamming, Blackman, rectangular, Kaiser Bessel, Gaussian
	trace types	normal, max. hold, min. hold, average
	max. real-time waveform acquisition rate	$> 40\,000$ waveforms/s
Gate	delimits the display region used for spectrum analysis	
Peak list	The values in the peak list are also shown in the diagram to allow easy correlation.	

RF characteristics

Sensitivity/noise density	at 1 GHz (measurement of power spectral density at 1 GHz at input sensitivity 2 mV/div, corresponding to -30 dBm input range of the oscilloscope, using spectrum analysis with center frequency 1 GHz, span 500 kHz, RBW 3 kHz)	-160 dBm (1 Hz) (meas.)
Noise figure	at 1 GHz (calculated based on the noise power density above)	14 dB (meas.)
Dynamic range	measured for a 1 GHz input carrier with level -3 dBm at input of oscilloscope, using spectrum analysis with center frequency 1 GHz, span 2 MHz, RBW 400 Hz at $+20$ MHz from center frequency	106 dB (meas.)
Absolute amplitude accuracy	0 Hz to 1.2 GHz	± 1 dB (meas.)
Spurious-free dynamic range (excluding harmonics)	measured for a 250 MHz input carrier with level -3 dBm at input sensitivity 50 mV/div, using spectrum analysis with center frequency 900 MHz, span 1.8 GHz, RBW 300 kHz	65 dBc (meas.)
Second harmonic distortion	measured for a 250 MHz input carrier with level -3 dBm at input sensitivity 50 mV/div, using spectrum analysis with center frequency 900 MHz, span 1.8 GHz, RBW 300 kHz	-60 dBc (meas.)
Third harmonic distortion	measured for a 250 MHz input carrier with level -3 dBm at input sensitivity 50 mV/div, using spectrum analysis with center frequency 900 MHz, span 1.8 GHz, RBW 300 kHz	-59 dBc (meas.)

⁵⁾ 끝 주파수는 장비의 아날로그 대역폭과 관계 있습니다.

Waveform measurements

Automatic measurements	measurements on acquired waveforms (input channels), math waveforms, reference waveforms	amplitude, high, low, maximum, minimum, peak-to-peak, mean, RMS, sigma, positive overshoot, negative overshoot, area, rise time, fall time, positive pulse width, negative pulse width, period, frequency, positive duty cycle, negative duty cycle, delay, phase, burst width, pulse count, edge count, pulse train, positive switching, negative switching, cycle area, cycle mean, cycle RMS, cycle sigma, setup, hold, setup/hold time, setup/hold ratio, slew rate rising, slew rate falling, delay to trigger
	gate	delimits the display region evaluated for automatic measurements
	reference levels	user-configurable vertical levels define support structures for automatic measurements
	statistics	displays maximum, minimum, mean, standard deviation and measurement count for each automatic measurement
	number of active measurements	16
Cursor measurements	available cursors	up to two cursor sets on screen, each set with two horizontal and two vertical cursors
	target waveforms	acquired waveforms (input channels), math waveforms, reference waveforms, XY diagrams
	operating modes	vertical measurements, horizontal measurements or both; vertical cursors either placed manually or locked to waveform

Waveform math

General features	number of math equations	up to 5
	number of reference waveforms	up to 4
	sources	channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, math waveforms 1 to 4, reference waveforms 1 to 4
Functions	operators	add, subtract, multiply, divide, absolute value, square, square root, integrate, differentiate, \log_{10} , \log_e , \log_2 , reciprocal, invert, lowpass, highpass, rescale ($a*x+b$)
	filters	lowpass, highpass
	filter types	Gaussian, rectangular
	gate	delimits the display region used for waveform maths

Display characteristics

Display types	y(t), zoom, spectrum
Display configuration (waveform layout)	The display area can be split into separate diagram areas by dragging and dropping signal icons for the desired waveforms into the R&S®SmartGrid. Each diagram can hold any number of signals. Diagrams can be stacked on top of each other and later accessed via dynamic tabs (Tab 1, etc.).
Signal icons	Each active waveform is represented by a signal icon on the signal bar; the signal icon displays the individual vertical and acquisition settings.
Toolbar	Enables quick access to important functions; allows direct setting of their most common parameters in a simple menu and provides access to more detailed parameter settings in the main menu. The toolbar can be individually configured to include the user's preferred tools.
Upper menu bar	Displays trigger, horizontal and acquisition system settings; allows quick access to these settings.
Main menu	Provides access to all instrument settings in a compact menu structure.
Axis labeling	The x-axis and y-axis are labeled with values and physical unit.
Diagram labeling	Diagrams may be individually labeled with a descriptive, user-defined name.
Diagram layout	The grid, crosshair, axis labeling and diagram labeling can be switched on and off separately.
Persistence	50 ms to 50 s, or infinite
Zoom	vertical and horizontal; touch interface simplifies resize and drag operations on zoom window
Signal colors (waveform coding)	predefined or user-defined color tables for persistence display

History function and segmented memory

Acquisition memory	automatic	automatic setting of segment size and sample rate		
	manual	user-defined setting of segment size and sample rate		
Memory segmentation	function	memory is divided into segments for signal acquisition		
	number of segments	record length	segments ⁶⁾ (up to)	total memory
		1 kpoints	1 048 575	1.048 Gpoints
		2 kpoints	524 287	1.048 Gpoints
		5 kpoints	262 143	1.310 Gpoints
		10 kpoints	131 071	1.310 Gpoints
		20 kpoints	65 535	1.310 Gpoints
		50 kpoints	32 767	1.638 Gpoints
		100 kpoints	16 383	1.638 Gpoints
		200 kpoints	9361	1.872 Gpoints
		500 kpoints	4095	2.047 Gpoints
		1 Mpoints	2113	2.113 Gpoints
		2 Mpoints	1056	2.112 Gpoints
		5 Mpoints	427	2.135 Gpoints
		10 Mpoints	213	2.130 Gpoints
		20 Mpoints	106	2.120 Gpoints
		50 Mpoints	41	2.050 Gpoints
		100 Mpoints	20	2.000 Gpoints
		200 Mpoints	9	1.800 Gpoints
		400 Mpoints	4	1.600 Gpoints
		800 Mpoints ⁷⁾	2	1.600 Gpoints
	Segmentation is available for all analog and digital channels, protocol decoding and spectrum analysis.			
Fast segmented mode	continuous recording of waveforms in acquisition memory without interruption due to visualization; for blind time between consecutive acquisitions, see "Acquisition system"			
History mode	function	The history mode is an always-on function and provides access to past acquisitions in the segmented memory.		
	timestamp resolution	1 ns		
	history player	replays recorded waveforms; repetition possible; adjustable speed; manual switching to next/previous segment; numerical segment number input		
	analysis options	overlay all segments, average all segments, envelope all segments		

Inputs and outputs

Front

Channel inputs		BNC; for details, see "Vertical system"
	probe interface	autodetection of passive probes, Rohde & Schwarz probe interface for active probes
Trigger input		BNC; for details, see "Trigger system"
	probe interface	autodetection of passive probes
Arbitrary waveform generator outputs (requires R&S®MXO4-B6 option)		BNC; for details, see R&S®MXO4-B6, arbitrary waveform generator, demo lugs and GND lug
Digital channel inputs	D15 to D8, D7 to D0	interfaces for R&S®RT-ZL04 logic probe
Probe compensation output	signal shape	rectangle, $V_{low} = 0\text{ V}$, $V_{high} = 3.3\text{ V}$, amplitude $3.3\text{ V } (V_{pp}) \pm 5\%$ (meas.)
	frequency	1 kHz $\pm 1\%$ (meas.)
Ground jack		connected to ground
USB interfaces		1 \times USB 3.1 Gen 1 port, type A, 2 \times USB 2.0 high speed port, type A

Rear

Trigger output		BNC; for details, see "Trigger system"
USB interfaces		2 \times USB 3.1 Gen 1 port, type A, 1 \times USB 3.1 Gen 1 port, type B
LAN interface		RJ-45 connector, supports 10/100/1000BASE-T

⁶⁾ R&S®MXO4-B108 메모리 옵션 포함. 최대 세그먼트 수는 활성 채널 수와 획득된 데이터의 비트 해상도에 따라 달라집니다. 따라서, 데시메이션 모드, 파형 연산 사용 및 HD (High-definition) 모드와 같은 획득 시스템 설정에 따라 달라집니다. R&S®MXO4-B108 메모리 옵션이 없는 최대 세그먼트 수는 10,000개로 제한됩니다.

⁷⁾ R&S®MXO4-B108 메모리 옵션 기준.

Inputs and outputs

External monitor interface		HDMI™, 1920 × 1080 pixel at 60 Hz, output of oscilloscope display
Reference input	connector	BNC
	impedance	50 Ω (nom.)
	input frequency	10 MHz (±20 ppm)
	sensitivity	≥ -10 dBm into 50 Ω, ≤ 10 dBm at 10 MHz
Reference output	connector	BNC
	impedance	50 Ω (nom.)
	output signal	10 MHz (specified with timebase accuracy), 8 dBm (nom.)
Security slot		for standard Kensington lock
VESA mounting interface		100 mm × 100 mm VESA standard pattern
Right side		
Ground jack		connected to ground

General data

Display	type	13.3" LC TFT color display with capacitive touchscreen
	resolution	1920 × 1080 pixel (Full HD)
Temperature		
Temperature range	operating temperature range	0°C to +50°C
	storage temperature range	-40°C to +70°C
		in line with MIL-PRF-28800F, section 4.5.5.1.1.1, class 3, tailored to +45°C for operation
Climatic resistance	damp heat	+25°C/+50°C at 85% relative humidity, cyclic, in line with IEC 60068-2-30
Altitude		
Operating		up to 3000 m above sea level
Nonoperating		up to 4600 m above sea level
Mechanical resistance		
Vibration	sinusoidal	5 Hz to 150 Hz, max. 1.8 g at 55 Hz; 0.5 g from 55 Hz to 150 Hz, in line with EN 60068-2-6
		10 Hz to 55 Hz, in line with MIL-PRF-28800F, section 4.5.5.3.2, class 3
	random	8 Hz to 500 Hz, acceleration 1.2 g (RMS), in line with EN 60068-2-64
		5 Hz to 500 Hz, acceleration 2.058 g (RMS), in line with MIL-PRF-28800F, section 4.5.5.3.1, class 3
Shock		40 g shock spectrum, in line with MIL-STD-810G, method no. 516.6, procedure I
		30 g functional shock, half sine, duration 11 ms, in line with MIL-PRF-28800F, section 4.5.5.4.1
Electromagnetic compatibility (EMC)		
RF emissions		in line with CISPR 11/EN 55011, group 1, class A (for a shielded test setup); instrument complies with emission requirements stipulated by EN 55011, EN 61326-1 and EN 61326- 2-1 class A, making it suitable for use in industrial environments
Immunity		in line with IEC/EN 61326-1 table 2, immunity test requirements for equipment used in industrial environments ⁸⁾
Certifications		
Calibration interval		VDE, cCSA _{US} , KC
		1 year

⁸⁾ 측정 기준은 5 mV/div의 입력 감도에 대해 ±1 div 이내의 노이즈 레벨 표시입니다.

General data

Power supply

AC supply		100 V to 240 V \pm 10 % at 50 Hz to 60 Hz and 400 Hz \pm 5 %, max. 2.3 A to 1.3 A, in line with MIL-PRF-28800F, section 3.5
Power consumption		max. 210 W
Safety		in line with IEC 61010-1, EN 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, UL 61010-1

Mechanical data

Dimensions	W \times H \times D	414 mm \times 279 mm \times 162 mm (16.3 in \times 10.99 in \times 6.38 in)
Weight	without options, nominal	6.0 kg (13.23 lb)
Rackmount height	with R&S [®] ZZA-MXO4 rackmount kit	6 HU

ORDERING INFORMATION

Designation	Type	Order No.
R&S[®]MXO 4 series, base unit		
Oscilloscope, 200 MHz, 4 channels	R&S [®] MXO 4	1335.5050.04
Base unit (including standard accessories: 700 MHz passive probe (10:1) per channel, accessories bag, quick start guide, power cord)		
Choose your bandwidth upgrade		
Upgrade of R&S [®] MXO 4 series oscilloscopes to 350 MHz bandwidth	R&S [®] MXO4-B243	1335.4276.02
Upgrade of R&S [®] MXO 4 series oscilloscopes to 500 MHz bandwidth	R&S [®] MXO4-B245	1335.4299.02
Upgrade of R&S [®] MXO 4 series oscilloscopes to 1 GHz bandwidth	R&S [®] MXO4-B2410	1335.4318.02
Upgrade of R&S [®] MXO 4 series oscilloscopes to 1.5 GHz bandwidth	R&S [®] MXO4-B2415	1335.4330.02
Choose your options		
Mixed signal option with 16 digital channels, for R&S [®] MXO 4 series oscilloscopes	R&S [®] MXO4-B1	1335.4130.02
Arbitrary waveform generator, 100 MHz, 2 analog channels	R&S [®] MXO4-B6	1335.4147.02
Memory upgrade to 800 Mpoints on 2 channels	R&S [®] MXO4-B108	1335.5772.02
Low speed serial triggering and decoding (I ² C/SPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485)	R&S [®] MXO4-K510	1335.5195.02
Automotive serial triggering and decoding (CAN/CAN FD/CAN XL ¹⁾ /LIN ¹⁾)	R&S [®] MXO4-K520	1335.5550.02
Frequency response analysis	R&S [®] MXO4-K36	1335.5572.02
Application bundle with the following options: R&S [®] MXO4-K510, R&S [®] MXO4-K520, R&S [®] MXO4-K36, R&S [®] MXO4-B6	R&S [®] MXO4-PK1	1335.5237.02
Choose your additional probes		
Passive probes: single-ended		
700 MHz, 10 M Ω , 10:1, 400 V, 9.5 pF, 2.5 mm	R&S [®] RT-ZP11	1803.0005.02
500 MHz, 10 M Ω , 10:1, 400 V, 9.5 pF, 2.5 mm	R&S [®] RT-ZP10	1409.7550.00
500 MHz, 10 M Ω , 10:1, 300 V, 10 pF, 5 mm	R&S [®] RT-ZP05S	1333.2401.02
38 MHz, 1 M Ω , 1:1, 55 V, 39 pF, 2.5 mm	R&S [®] RT-ZP1X	1333.1370.02
Active broadband probes: single-ended		
1.0 GHz, 10:1, 1 M Ω , BNC interface	R&S [®] RT-ZS10L	1333.0815.02
1.0 GHz, 1 M Ω , Rohde & Schwarz probe interface	R&S [®] RT-ZS10E	1418.7007.02
1.0 GHz, 1 M Ω , R&S [®] ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface	R&S [®] RT-ZS10	1410.4080.02
1.5 GHz, 1 M Ω , R&S [®] ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface	R&S [®] RT-ZS20	1410.3502.02
Active broadband probes: differential		
1.0 GHz, 1 M Ω , R&S [®] ProbeMeter, micro button, including 10:1 external attenuator, 1 M Ω , 70 V DC, 46 V AC (peak), Rohde & Schwarz probe interface	R&S [®] RT-ZD10	1410.4715.02
1.5 GHz, 1 M Ω , R&S [®] ProbeMeter, micro button, Rohde & Schwarz probe interface	R&S [®] RT-ZD20	1410.4409.02
Power rail probe		
2.0 GHz, 1:1, 50 k Ω , \pm 0.85 V, \pm 60 V offset, Rohde & Schwarz probe interface	R&S [®] RT-ZPR20	1800.5006.02

¹⁾ 향후 펌웨어 릴리즈를 통해 지원됩니다.

Designation	Type	Order No.
High voltage probes: passive		
250 MHz, 100:1, 100 MΩ, 850 V, 6.5 pF	R&S®RT-ZH03	1333.0873.02
400 MHz, 100:1, 50 MΩ, 1000 V, 7.5 pF	R&S®RT-ZH10	1409.7720.02
400 MHz, 1000:1, 50 MΩ, 1000 V, 7.5 pF	R&S®RT-ZH11	1409.7737.02
High voltage probes: differential		
100 MHz, 100:1/1000:1, 8 MΩ, 1000 V (RMS) CAT III, BNC interface	R&S®RT-ZD01	1422.0703.02
200 MHz, 250:1/25:1, 5 MΩ, 750 V (peak), 300 V (RMS) CAT III, Rohde&Schwarz probe interface	R&S®RT-ZHD07	1800.2307.02
100 MHz, 500:1/50:1, 10 MΩ, 1500 V (peak), 1000 V (RMS) CAT III, Rohde&Schwarz probe interface	R&S®RT-ZHD15	1800.2107.02
200 MHz, 500:1/50:1, 10 MΩ, 1500 V (peak), 1000 V (RMS) CAT III, Rohde&Schwarz probe interface	R&S®RT-ZHD16	1800.2207.02
100 MHz, 1000:1/100:1, 40 MΩ, 6000 V (peak), 1000 V (RMS) CAT III, Rohde&Schwarz probe interface	R&S®RT-ZHD60	1800.2007.02
Current probes		
20 kHz, AC/DC, 0.01 V/A and 0.001 V/A, ±200 A and ±2000 A, BNC interface	R&S®RT-ZC02	1333.0850.02
100 kHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A, BNC interface	R&S®RT-ZC03	1333.0844.02
2 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 500 A (RMS), Rohde&Schwarz probe interface	R&S®RT-ZC05B	1409.8204.02
10 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), BNC interface	R&S®RT-ZC10	1409.7750K02
10 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS), Rohde&Schwarz probe interface	R&S®RT-ZC10B	1409.8210.02
50 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde&Schwarz probe interface	R&S®RT-ZC15B	1409.8227.02
100 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), BNC interface	R&S®RT-ZC20	1409.7766K02
100 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), Rohde&Schwarz probe interface	R&S®RT-ZC20B	1409.8233.02
120 MHz, AC/DC, 1 V/A, 5 A (RMS), BNC interface	R&S®RT-ZC30	1409.7772K02
EMC near-field probe set		
Compact probe set for E and H near-field measurements, 30 MHz to 3 GHz	R&S®HZ-15	1147.2736.02
Logic probe ²⁾		
400 MHz logic probe, 8 channels	R&S®RT-ZL04	1333.0721.02
Probe accessories		
Accessory set for R&S®RT-ZP11 passive probe (2.5 mm probe tip)	R&S®RT-ZA1	1409.7566.00
Probe power supply for R&S®RT-ZC10/-ZC20/-ZC30 probes	R&S®RT-ZA13	1409.7789.02
External attenuator 10:1, 2.0 GHz, 1.3 pF, 60 V DC, 42.4 V AC (peak), for R&S®RT-ZD20/-ZD30 probes	R&S®RT-ZA15	1410.4744.02
Probe pouch	R&S®RT-ZA19	
Power deskew and calibration test fixture	R&S®RT-ZF20	1800.0004.02
3D positioner with central tensioning knob for easy clamping and positioning of probes (span width: 200 mm, clamping range: 15 mm)	R&S®RT-ZA1P	1326.3641.02
Choose your accessories		
Front cover	R&S®MXO4-Z1	1335.4360.02
Soft case	R&S®MXO4-Z3	1335.5589.02
Transit case	R&S®MXO4-Z4	1335.5595.02
19" rackmount kit, 6 HU	R&S®ZZA-MXO4	1335.5108.02
VESA mounting interface	100 mm × 100 mm VESA standard pattern	

Warranty		
Base unit		3 years
All other items ³⁾		1 year
Service options		
Extended warranty, one year	R&S®WE1	
Extended warranty, two years	R&S®WE2	
Extended warranty with calibration coverage, one year	R&S®CW1	Please contact your local Rohde&Schwarz sales office.
Extended warranty with calibration coverage, two years	R&S®CW2	
Extended warranty with accredited calibration coverage, one year	R&S®AW1	
Extended warranty with accredited calibration coverage, two years	R&S®AW2	

²⁾ R&S®MXO4-B1 옵션은 두 개의 R&S®RT-ZL04 로직 프로브를 포함합니다.

³⁾ 설치된 옵션의 경우 본체 보증이 1년 이상 남아 있는 경우에 적용됩니다. 예외: 모든 배터리의 보증 기간은 1년입니다.

가치를 더하는 서비스

- ▶ 전 세계적인 서비스망
- ▶ 나라별, 지역별로 특화된 서비스 제공
- ▶ 고객 요구사항에 따른 유연한 맞춤형 서비스 제공
- ▶ 타협없는 높은 수준의 서비스 품질 제공
- ▶ 장기간 유지할 수 있는 서비스 안전성

Rohde & Schwarz

로데슈바르츠 테크놀로지 그룹은 테스트 및 측정, 기술 시스템, 네트워크 및 사이버 보안 분야의 기술과 시장을 이끄는 선도 기업입니다. 산업, 기반시설 운영사, 민간/공공 분야를 위해 다양한 솔루션을 제공하며, 보다 안전하고 연결된 세상(Safer and Connected World)을 만들어 나가기 위해 기여하고 있습니다. 85년 전 설립된 이후, 전 세계 산업 및 정부 기관의 신뢰할 수 있는 파트너로서 다양한 솔루션을 공급해왔습니다. 독일 뮌헨에 본사를 둔 비상장 독립 기업으로, 현재 70여 개국에 지사를 두고 광범위한 판매 및 서비스 네트워크를 운영하고 있습니다.

www.rohde-schwarz.com/kr

친 환경적인 제품 설계

- ▶ 친 환경적, 생태 친화적인 설계
- ▶ 에너지 효율적인 저공해 설계
- ▶ 최적화된 소유/유지 비용으로 지속성 증대

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

Rohde & Schwarz training

www.training.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz customer support

www.rohde-schwarz.com/support

